1 ~ .

EP 984441

JP 3100961

2/5/1 DIALOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2006 The Thomson Corp. All rts. reserv. 013067166 **Image available** WPI Acc No: 2000-239038/200021 Related WPI Acc No: 2000-239132; 2000-258719; 2000-273099; 2000-273100; 2002-076692; 2002-076693; 2002-076694; 2002-091504 XRPX Acc No: N00-179463 Data recording optical medium for recording information has specific information recording area for recording when data recording medium is loaded into particular recording device device-specific information0 Patent Assignee: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD (MATU); MATSUSHITA DENKI SANGYO KK (MATU); ISHIDA T (ISHI-I); MINAMINO J (MINA-I); NAKAMURA A (NAKA-I); SHOJI M (SHOJ-I) Inventor: ISHIDA T; NAKAMURA A; SHOJI M; MINAMINO J Number of Countries: 036 Number of Patents: 057 Patent Family: Patent No Applicat No Kind Date Week Kind Date EP 984441 Α1 20000308 EP 99118163 Α 19990913 200021 WO 200016322 A1 20000323 WO 99JP3699 Α 19990708 200023 20000323 WO 99JP5007 19990914 WO 200016323 Α1 Α 200023 AU 9946502 Α 20000403 AU 9946502 A 19990708 200034 US 6101159 Α 20000808 US 99352211 Α 19990713 200040 US 99379800 Α 19990824 JP 2000231715 Α 20000822 JP 99187718 Α 19990701 200045 JP 99210655 Α 19990701 JP 2000231716 20000822 JP 99187718 19990701 200045 Α JP 99210662 19990701 Α 20000822 JP 2000231717 JP 99187718 A 19990701 200045 JP 99210668 19990701 Α JP 2000231718 20000822 19990701 JP 99187718 Α 200045 JP 99210683 Α 19990701 JP 2000231719 Α 20000822 JP 99187718 Α 19990701 200045 20000822 JP 2000231720 JP 99187718 Α 19990701 200045 JP 99210673 Α 19990701 JP 2000231727 20000822 JP 99258799 Α 19990913 200045 JP 2000231728 20000822 JP 99258799 19990913 200045 JP 99287878 Α 19990913 JP 2000231729 20000822 JP 99258799 19990913 200045 JP 99287885 19990913 JP 3099009 20001016 200054 B2 JP 99258799 Α 19990913 JP 99287878 Α 19990913 JP 3099010 B2 20001016 JP 99258799 19990913 200054 Α JP 99287885 19990913 Α

JP 2000298840 20001024 JP 99187718 19990701 200059 Α Α JP 200086343 19990701 Α JP 2000298841 20001024 JP 99187718 19990701 200059 Α JΡ 200086366 Α 19990701 ──**7** US 6157609 20001205 US 99395218 Α 19990914 200066 99427543 US Α 19991027 DE 69900017 99600017 E 20001207 DE Α 19990913 200103 EΡ 99118163 Α 19990913 →Jus 6175541 20010116 В1 US 99352211 19990713 200106

EP 99118163

EP 99121452

EP 99121662

JP 99187718

JP 99210668

19990913

19990913 19990913

19990701

19990701

Α

Α

Α

Α

200056

200056

20001102

20001023

В1

B2

US 99379906 Α 19990824 US 99352211 19990713 200107 US 6178148 В1 20010123 Α US 99379799 19990824 Α 200108 US 6181654 В1 20010130 US 99352211 Α 19990713 US 99379738 Α 19990824 20010213 US 99352211 Α 19990713 200111 US 6188656 В1 20010403 99352211 19990713 200120 US 6212142 В1 US Α US 99379798 Α 19990824 US 99352211 200129 US 6233211 В1 20010515 Α 19990713 US 2000661561 Α 20000914 20010427 JP 99258799 19990913 JP 2001118249 Α 200130 Α JP 2000291049 Α 19990913 19990913 JP 2001118250 20010427 JP 99258799 Α 200130 Α Α 19990913 JP 2000291050 BR 9913703 Α 20010605 BR 9913703 A 19990708 200138 19990708 WO 99JP3699 Α **⊅**US 20010005343 A1 20010628 US 99395218 Α 19990914 200138 US 2001783603 Α 20010215 20011017 CN 99810881 19990708 200213 CN 1318194 Α Α 20011017 CN 99810883 19990914 200213 CN 1318195 Α Α 20010310 20010907 200218 KR 2001085781 KR 2001703115 Α Α 20010313 KR 2001085790 20010907 KR 2001703223 Α 200218 Α 20020219 US 99395218 19990914 200221 US 6349081 **B**1 Α US 99427542 Α 19991027 20020319 🕽 US 6359846 US 99395218 19990914 200224 В1 Α 20010313 200235 20010601 MX 20012611 Α MX 2001002611 Α1 19990914 TW 99115815 200240 20010901 Α TW 452781 Α AU 9946502 19990708 200339 AU 759949 20030501 A В 19990708 200406 20030704 WO 99JP3699 KR 390274 В Α 20010310 KR 2001703115 Α CA 2340352 С 20040210 CA 2340352 Α 19990708 200413 WO 99JP3699 Α 19990708 JP 3524035 B2 20040426 JΡ 99187718 Α 19990701 200428 JΡ 200086366 Α 19990701 JP 2004227778 Α 20040812 JP 200086343 Α 19990701 200453 2004140738 20040511 JΡ Α 20040812 19990701 200453 JP 2004227779 Α JP 200086343 Α JP 2004140743 Α 20040511 19990913 200466 JP 2004281046 Α 20041007 JP 99258799 Α JP 2004140722 Α 20040511 20041007 JP 99258799 Α 19990913 200466 JP 2004281047 А JP 2004140724 20040511 Α 20041124 19990914 200516 CN 99810883 Α CN 1549249 Α CN 20045590 19990914 Α KR 2004714342 Α 20040913 200516 KR 2004091132 Α 20041027 19990708 CN 1555051 Α 20041215 CN 99810881 Α 200519 CN 20047852 Α 19990708 US 20050180286 Α1 20050818 US 99395218 Α 19990914 200555 US 2001783603 Α 20010215 US 2005108845 20050419 US 20050185558 A1 20050825 US 99395218 Α 19990914 200556 US 2001783603 Α 20010215 US 2005108866 Α 20050419 19990914 200561 US 20050201241 A1 20050915 US 99395218 Α US 2001783603 Α 20010215 20050419 US 2005108824 Α JP 2005276437 20051006 JP 99258799 19990913 200566 Α Α JP 2005144362 20050517 Α CN 1145942 С 20040414 CN 99810883 Α 19990914 200610 CN 99810881 CN 1149555 С 20040512 Α 19990708 200617

1 7 1

```
Priority Applications (No Type Date): JP 98350100 A 19981209; JP 98259908 A
   19980914
 Patent Details:
 Patent No Kind Lan Pg
                          Main IPC
                                       Filing Notes
               A1 E 72 G11B-007/125
 EP 984441
    Designated States (Regional): AL AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT
    LI LT LU LV MC MK NL PT RO SE SI
 WO 200016322 A1 E
                        G11B-007/125
    Designated States (National): AU BR CA CN KR SG
                        G11B-007/125
 WO 200016323 A1 E
    Designated States (National): CN ID KR MX
 AU 9946502
                        G11B-007/125
                                      Based on patent WO 200016322
               Α
                        G11B-007/0045 Div ex application US 99352211
 US 6101159
 JP 2000231715 A
                     25 G11B-007/00
                                       Div ex application JP 99187718
                     26 G11B-007/00
                                       Div ex application JP 99187718
 JP 2000231716 A
 JP 2000231717 A
                     25 G11B-007/00
                                       Div ex application JP 99187718
 JP 2000231718 A
                     28 G11B-007/00
                                       Div ex application JP 99187718
                     32 G11B-007/00
 JP 2000231719 A
                     25 G11B-007/00
                                       Div ex application JP 99187718
 JP 2000231720 A
 JP 2000231727 A
                     44 G11B-007/007
                                       Div ex application JP 99258799
 JP 2000231728 A
                     35 G11B-007/007
 JP 2000231729 A
                     34 G11B-007/007
                                       Div ex application JP 99258799
                                       Div ex application JP 99258799
 JP 3099009
               B2
                     32 G11B-007/007
                                       Previous Publ. patent JP 2000231728
                                       Div ex application JP 99258799
                     32 G11B-007/007
 JP 3099010
               B2
                                       Previous Publ. patent JP 2000231729
               B1 E
                                       Related to application EP 99121452
                        G11B-007/125
 EP 984441
                                       Related to application EP 99121662
                                       Related to patent EP 987697
                                       Related to patent EP 987698
    Designated States (Regional): DE FR GB IT NL
                     22 G11B-007/0045 Div ex application JP 99187718
 JP 3100961
                                       Previous Publ. patent JP 2000231717
 JP 2000298840 A
                     22 G11B-007/0045 Div ex application JP 99187718
                     23 G11B-007/0045 Div ex application JP 99187718
 JP 2000298841 A
                                       Div ex application US 99395218
> US 6157609
               Α
                         G11B-007/24
 DE 69900017
               Ε
                         G11B-007/125
                                      Based on patent EP 984441
 US 6175541
               В1
                         G11B-007/0045 Div ex application US 99352211
               В1
                         G11B-007/0045 Div ex application US 99352211
 US 6178148
 US 6181654
                        G11B-007/0045 Div ex application US 99352211
               B1
                        G11B-007/0045
 US 6188656
               В1
                         G11B-007/0045 Div ex application US 99352211
               В1
 US 6212142
 US 6233211
                        G11B-007/0045 Div ex application US 99352211
               В1
                                       Div ex patent US 6188656
                     34 G11B-007/0045 Div ex application JP 99258799
 JP 2001118249 A
                     33 G11B-007/0045 Div ex application JP 99258799
 JP 2001118250 A
                                       Based on patent WO 200016322
 BR 9913703
                         G11B-007/125
                                        Div ex application US 99395218
🕊 US 20010005343 A1
                          G11B-007/12
                         G11B-007/125
 CN 1318194
               Α
                         G11B-007/125
 CN 1318195
 KR 2001085781 A
                         G11B-007/004
 KR 2001085790 A
                         G11B-007/007
                                       Div ex application US 99395218
) US 6349081
               В1
                         G11B-005/09
us 6359846
               В1
                         G11B-007/00
 MX 2001002611 A1
                         G11B-020/10
 TW 452781
                         G11B-007/00
               Α
 AU 759949
                         G11B-007/125
                                       Previous Publ. patent AU 9946502
               В
                                       Based on patent WO 200016322
 KR 390274
                         G11B-007/004 Previous Publ. patent KR 2001085781
               В
```

Based on patent WO 200016322 G11B-007/125 Based on patent WO 200016322 CA 2340352 C E 21 G11B-007/0045 Div ex application JP 99187718 JP 3524035 B2 Previous Publ. patent JP 2000298841 JP 2004227778 A 32 G11B-007/0045 Div ex application JP 200086343 31 G11B-007/0045 Div ex application JP 200086343 JP 2004227779 A 52 G11B-007/0045 Div ex application JP 99258799 JP 2004281046 A JP 2004281047 A 52 G11B-007/0045 Div ex application JP 99258799 CN 1549249 Α G11B-007/00 Div ex application CN 99810883 G11B-007/007 KR 2004091132 A Div ex application CN 99810881 G11B-007/00 CN 1555051 Α G11B-007/24 Div ex application US 99395218 US 20050180286 A1 Div ex application US 2001783603 Div ex patent US 6359846 US 20050185558 A1 G11B-007/0045 Div ex application US 99395218 Div ex application US 2001783603 Div ex patent US 6359846 G11B-007/0045 Div ex application US 99395218 US 20050201241 A1 Div ex application US 2001783603 Div ex patent US 6359846 52 G11B-007/0045 Div ex application JP 99258799 JP 2005276437 A G11B-007/125 CN 1145942 C CN 1149555 С G11B-007/125

Abstract (Basic): EP 984441 A1

to year of a

NOVELTY - At least one of a specific first pulse position Tu and a specific last pulse position Td of a drive pulse sequence is required by the particular recording device to record the marks to the data recording medium.

DETAILED DESCRIPTION - The optical disc (1301) has a user data area (1302) and an area (1303). The latter records either the first drive pulse position Tu or last drive pulse position Td value. Note further that area (1303) is recorded at the inside circumference of the disc using a sequence of pits and lands (marks and spaces). When this optical disc (1301) is loaded into the disc recorder, the optical head moves to area (1303) to read the optimum position information for the leading and trailing mark edges.

INDEPENDENT CLAIMS are included for:

- (a) a recording reproduction device for information recording and information reproduction from a data recording medium
- (b) a recording method for recording to data recording medium USE - For recording information to this data recording medium such as optical disk.

ADVANTAGE - Easily determines the optimum positions the leading and trailing edges of each mark, for achieving optimized recording, even when the disc format, recording film composition, and recording apparatus characteristics vary.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The drawing is a plan view of one of preferred embodiments of the present invention.

optical disc (1301) user data area (1302) area (1303) pp; 72 DwgNo 13/38

Title Terms: DATA; RECORD; OPTICAL; MEDIUM; RECORD; INFORMATION; SPECIFIC; INFORMATION; RECORD; AREA; RECORD; DATA; RECORD; MEDIUM; LOAD; RECORD; DEVICE; DEVICE; SPECIFIC; INFORMATION

Derwent Class: T03; W04

International Patent Class (Main): G11B-005/09; G11B-007/00; G11B-007/004;
 G11B-007/0045; G11B-007/007; G11B-007/12; G11B-007/125; G11B-007/24;
 G11B-020/10

International Patent Class (Additional): G11B-007/0037; G11B-007/005;
 G11B-007/26; G11B-019/12
File Segment: EPI

 $S = \{ y_{k} : | k \in \{k\} \mid | g_{k} \}$

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-231727.

(43) Date of publication of application: 22.08.2000

(51)Int.Cl.

G11B 7/0045

G11B 7/125

(21)Application number: 11-258799

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

13.09.1999

(72)Inventor: SHOJI MAMORU

MINAMINO JUNICHI NAKAMURA ATSUSHI

ISHIDA TAKASHI

(30)Priority

Priority number: 10259908

10350100

Priority date: 14.09.1998

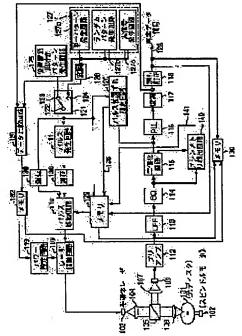
Priority country: JP

09.12.1998

(54) INFORMATION RECORDING MEDIUM AND RECORDING METHOD

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To record a mark on a correct position by obtaining the optimum moving amounts of a first pulse and a last pulse corresponding to the data pattern prior to the data recording. SOLUTION: The reproduction of a signal on a track on which a specific pattern is recorded is carried out, and the specific edges interval in the signal binarized by a specified slice level in a binarization circuit 115 and converted to the signal string of 0, 1 is measured by a measuring circuit 120 for the positional deviation to pulse. The setting of the moving amounts of the first and last pulses of a pulse moving circuit 110 is updated so that the deviation amount between the measured edge interval and a normal value is reduced.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(E1) Int (17

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-231727 (P2000-231727A)

ニーファート・(会会)

(43)公開日 平成12年8月22日(2000.8.22)

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

弁理士 青山 葆 (外1名)

産業株式会社内

(74)代理人 100062144

(51) Int CI.		 	P I			アーイコート(参考)	
G11B	7/007		G11B	7/007		5 D O 2 9	
	7/0045			7/0045	Z	5 D O 9 O	
	7/125			7/125	С	5D119	
	7/24	5 7 1		7/24	571X		
			審査請求	未請求	請求項の数60	OL (全 44 頁)	
(21)出願番号	寻	特願平11-258799	(71) 出願人		321 器産業株式会社		
(22)出願日		平成11年9月13日(1999.9.13)	(72)発明者	大阪府門真市大字門真1006番地 東海林 衛			
(31)優先権主張番号		特願平10-259908	(- / /	大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器			
(32)優先日		平成10年9月14日(1998.9.14)		産業株式	産業株式会社内		
(33)優先権主	主張国	日本 (JP)	(72)発明者	南野	值一		

TO T

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 情報記録媒体および記録方法

(31)優先権主張番号 特願平10-350100

(57)【要約】

(32)優先日

(33)優先権主張国

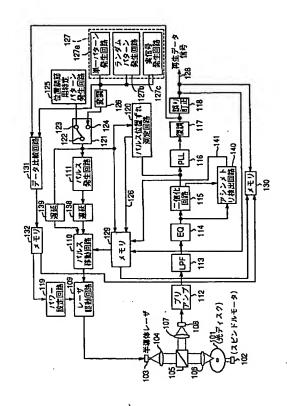
【課題】データの記録に先だって、データのパターンに 応じたファーストパルスとラストパルスの最適な移動量 を求め、正しい位置にマークを記録する。

日本(JP)

起いたける

平成10年12月9日(1998.12.9)

【解決手段】特定パターンを記録したトラックの再生を 行い、2値化回路115において所定のスライスレベル より2値化され、0、1の信号列に変換された信号にお ける特定のエッジ間隔をパルス位置ずれ測定回路120 で測定する。測定したエッジ間隔と正規の値とのずれ量 が小さくなるように、パルス移動回路110のファース トパルス、ラストパルスの移動量の設定を更新する。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】同心円状あるいはスパイラル状に形成された複数のトラックと、

該トラックに記録するオリジナル信号のマーク部の長さ に応じて数が調整される複数の駆動パルスを用いて光ビ ームを該トラックの記録面に照射してマークおよび、マ ークとマークの間のスペースで情報を記録する情報記録 媒体において、

データを記録するデータ記録領域と、

特定記録装置に情報記録媒体が装着された場合、その特定記録装置により該情報記録媒体にマークを記録するために必要な駆動パルスの特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方を、該特定記録装置の固有情報と共に記録するための特定情報記録領域と、

を有することを特徴とする情報記録媒体。

【請求項2】上記特定記録装置の固有情報は、該特定記録装置の製造会社名,製品番号,製造場所、製造年月日の少なくともいずれか一つであることを特徴とする請求項1記載の情報記録媒体。

【請求項3】上記特定情報記録領域には、さらに特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方値を決定するために用いられる光ビームのパワーである前照射パワーの情報であって、ピークパワー、バイアスパワー、マージン定数、アシンメトリの内少なくとも一つの情報を記録することを特徴とする請求項1記載の情報記録媒体。

【請求項4】上記特定情報記録領域には、さらに上記前 照射パワーを決定するために使用されるパターン信号を 記録することを特徴とする請求項3記載の情報記録媒 体。

【請求項5】上記特定情報記録領域には、さらにデータ 領域の実データを記録するために用いられる光ビームの パワーである後照射パワーの情報であって、ピークパワ ー、バイアスパワー、マージン定数の内少なくとも一つ の情報を記録することを特徴とする請求項1記載の情報 記録媒体。

【請求項6】上記特定情報記録領域には、さらに上記後 照射パワーを決定するために使用されるパターン信号を 記録することを特徴とする請求項5記載の情報記録媒 体。

【請求項7】上記特定情報記録領域には、さらに特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方値を決定するために用いられるアシンメトリの情報を記録することを特徴とする請求項1記載の情報記録媒体。

【請求項8】上記情報記録媒体は、さらに、該情報記録 媒体にマークを記録するために必要な駆動パルスの一般 始端パルス位置Tuと一般終端パルス位置Tdの少なく ともいずれか一方を、予め記録しておく制御情報記録領 50

2 域を有することを特徴とする請求項1記載の情報記録媒 な

【請求項9】上記特定情報記録領域には、複数の異なった記録装置に対し、それぞれの特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方と、該特定記録装置の固有情報との対を記録することを特徴とする請求項1記載の情報記録媒体。

【請求項10】同心円状あるいはスパイラル状に形成された複数のトラックと、

10 該トラックに記録するオリジナル信号のマーク部の長さに応じて数が調整される複数の駆動パルスを用いて光ビームを該トラックの記録面に照射してマークおよび、マークとマークの間のスペースで情報を記録する情報記録媒体であって、

データを記録するデータ記録領域と、 特定記録装置に 情報記録媒体が装着された場合、その特定記録装置によ り該情報記録媒体にマークを記録するために必要な駆動 パルスの特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置 Tdの少なくともいずれか一方を、該特定記録装置の固 20 有情報と共に記録するための特定情報記録領域と、 を 有する情報記録媒体が装着可能な記録再生装置におい て、

情報記録媒体の所定の領域から情報記録媒体の固有の情報を読み出す再生手段と、

読み出された固有の情報を保持するメモリを有すること を特徴とするの記録再生装置。

【請求項11】上記情報記録媒体の固有の情報は、該情報記録媒体の製造会社名,製品番号,製造場所、製造年月日の少なくともいずれか一つであることを特徴とする 30 請求項10記載の記録再生装置。

【請求項12】上記メモリには、さらに特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方値を決定するために用いられる光ビームのパワーである前照射パワーの情報であって、ピークパワー、バイアスパワー、マージン定数、アシンメトリの内少なくとも一つの情報を記録することを特徴とする請求項10記載の記録再生装置。

【請求項13】上記メモリには、さらに上記前照射パワーを決定するために使用されるパターン信号を記録する 40 ことを特徴とする請求項12記載の記録再生装置。

【請求項14】上記メモリには、さらにデータ領域の実データを記録するために用いられる光ビームのパワーである後照射パワーの情報であって、ピークパワー、バイアスパワー、マージン定数の内少なくとも一つの情報を記録することを特徴とする請求項10記載の記録再生装置。

【請求項15】上記メモリには、さらに上記後照射パワーを決定するために使用されるパターン信号を記録することを特徴とする請求項14記載の記録再生装置。

【請求項16】上記メモリには、さらに特定始端パルス

位置 Tuと特定終端パルス位置 Tdの少なくともいずれか一方値を決定するために用いられるアシンメトリの情報を記録することを特徴とする請求項 9記載の記録再生装置。

【請求項17】上記メモリには、さらに、上記特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方を記録することを特徴とする請求項10記載の記録再生装置。

【請求項18】上記メモリには、装着された複数の異なった情報記録媒体に対し、それぞれの固有情報を記録することを特徴とする請求項10記載の記録再生装置。

【請求項19】同心円状あるいはスパイラル状に形成された複数のトラックと、

該トラックに記録するオリジナル信号のマーク部の長さ に応じて数が調整される複数の駆動パルスを用いて光ビ ームを該トラックの記録面に照射してマークおよび、マ ークとマークの間のスペースで情報を記録する情報記録 媒体であって、

データを記録するデータ記録領域と、 特定記録装置に情報記録媒体が装着された場合、その特定記録装置により該情報記録媒体にマークを記録するために必要な駆動パルスの特定始端パルス位置 Tuと特定終端パルス位置 Tdの少なくともいずれか一方を、該特定記録装置の固有情報と共に記録するための特定情報記録領域と、 を有する情報記録媒体に記録する方法において、

該特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの 少なくともいずれか一方を決定し、

その後、該データ記録領域に、データを記録することを特徴とする記録方法。

【請求項20】上記特定始端パルス位置Tuは、パターン信号のマーク部およびその直前のスペース部の長さにより求められ、上記特定終端パルス位置Tdは、パターン信号のマーク部およびその直後のスペース部の長さにより求められることを特徴とする請求項19記載の記録方法。

【請求項21】上記特定始端パルス位置Tuは、記録すべきパターン信号のマーク部の先頭エッジである第1基準点R1と、該複数の駆動パルスのファーストパルスの始端エッジとの時間差TFで表される一方、上記特定終端パルス位置Tdは、記録すべきパターン信号のマーク部の終端エッジと所定の位置関係にある第2基準点R2と、該複数の駆動パルスのラストパルスの終端エッジとの時間差TLで表されることを特徴とする請求項19記載の記録方法。

【請求項22】上記パターン信号にはDSVを0にする ための調整信号が含まれていることを特徴とする請求項 20記載の方法。

【請求項23】上記特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方の決定は、情報記録媒体の特定情報記録領域を再生し、必要な情報を

得て行うことを特徴とする請求項19記載の方法。

【請求項24】上記特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方の決定は、情報記録媒体が装着された特定記録再生装置のメモリ情報を読み出し、必要な情報を得て行うことを特徴とする請求項19記載の方法。

【請求項25】上記特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方の決定された情報は、該特定記録装置の固有情報と共に上記情報記録10 媒体の上記特定情報記録領域に記録することを特徴とする請求項19記載の方法。

【請求項26】上記特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方の決定された情報は、上記情報記録媒体の固有の情報と共に、上記特定記録装置のメモリに記録することを特徴とする請求項19記載の方法。

【請求項27】さらに特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方値を決定するために用いられる光ビームのパワーである前照射パワーの情報であって、ピークパワー、バイアスパワー、マージン定数、アシンメトリの内少なくとも一つの情報を、上記特定情報記録領域に記録することを特徴とする請求項19記載の方法。

【請求項28】さらに上記前照射パワーを決定するために使用されるパターン信号を上記特定情報記録領域に記録することを特徴とする請求項27記載の方法。

【請求項29】さらにデータ領域の実データを記録するために用いられる光ビームのパワーである後照射パワーの情報であって、ピークパワー、バイアスパワー、マージン定数の内少なくとも一つの情報を、上記特定情報記録領域に記録することを特徴とする請求項19記載の方法

【請求項30】 さらに上記後照射パワーを決定するために使用されるパターン信号を上記特定情報記録領域に記録することを特徴とする請求項29記載の方法。

【請求項31】さらに特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方値を決定するために用いられるアシンメトリの情報を、上記特定情報記録領域に記録することを特徴とする請求項19記載 40 の情報記録媒体。

【請求項32】同心円状あるいはスパイラル状に形成された複数のトラックと、

該トラックに記録するオリジナル信号のマーク部の長さに応じて数が調整される複数の駆動パルスを用いて光ビームを該トラックの記録面に照射してマークおよび、マークとマークの間のスペースで情報を記録する情報記録 媒体であって、

データを記録するデータ記録領域と、 特定記録装置に 情報記録媒体が装着された場合、その特定記録装置によ り該情報記録媒体にマークを記録するために必要な駆動

50

パルスの特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置 Tdの少なくともいずれか一方を、該特定記録装置の固 有情報と共に記録するための特定情報記録領域と、 有する情報記録媒体に記録する方法において、

マークを記録するための光ビームの照射パワーを決定

その後、該特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位 置Tdの少なくともいずれか一方を決定することを特徴 とする記録方法。

【請求項33】上記光ビームの照射パワーの決定は、予 め決められた所定のパターン信号を情報記録媒体に記録 することにより決定されることを特徴とする請求項32 記載の記録方法。

【請求項34】上記所定のパターン信号には単一信号が 含まれていることを特徴とする請求項33記載の記録方 法。

【請求項35】上記所定のパターン信号にはDSVを0 にするための調整信号が含まれていることを特徴とする 請求項33記載の方法。

【請求項36】情報記録媒体に記録された所定のパター 20 ン信号は、再生され、記録用の所定のパターン信号と、 再生された所定のパターン信号とを比較し、両パターン 信号の差が所定値以下となるように照射パワーを決定す ることを特徴とする請求項33記載の記録方法。

【請求項37】上記予め決められた所定のパターン信号 は、情報記録媒体に予め記録されていることを特徴とす る請求項33記載の記録方法。

【請求項38】上記予め決められた所定のパターン信号 は、記録装置に予め記録されていることを特徴とする請 求項33記載の記録方法。

【請求項39】固有の情報記録媒体について決定された 照射パワーは、該固有の情報記録媒体に記録しておくこ とを特徴とする請求項33記載の記録方法。

【請求項40】固有の情報記録媒体について決定された 照射パワーは、該固有の情報記録媒体の情報と共に、記 録装置に記録しておくことを特徴とする請求項33記載

【請求項41】さらに特定始端パルス位置Tuと特定終 端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方値を決定す るために用いられる光ビームのパワーである前照射パワ ーの情報であって、ピークパワー、バイアスパワー、マ ージン定数、アシンメトリの内少なくとも一つの情報 を、上記特定情報記録領域に記録することを特徴とする 請求項32記載の方法。

【請求項42】さらに上記前照射パワーを決定するため に使用されるパターン信号を上記特定情報記録領域に記 録することを特徴とする請求項41記載の方法。

【請求項43】さらにデータ領域の実データを記録する ために用いられる光ビームのパワーである後照射パワー

ジン定数の内少なくとも一つの情報を、上記特定情報記 録領域に記録することを特徴とする請求項32記載の方

6

【請求項44】さらに上記後照射パワーを決定するため に使用されるパターン信号を上記特定情報記録領域に記 録することを特徴とする請求項43記載の方法。

【請求項45】同心円状あるいはスパイラル状に形成さ れた複数のトラックと、

該トラックに記録するオリジナル信号のマーク部の長さ 10 に応じて数が調整される複数の駆動パルスを用いて光ビ ームを該トラックの記録面に照射してマークおよび、マ ークとマークの間のスペースで情報を記録する情報記録 媒体であって、

データを記録するデータ記録領域と、 特定記録装置に 情報記録媒体が装着された場合、その特定記録装置によ り該情報記録媒体にマークを記録するために必要な駆動 パルスの特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置 Tdの少なくともいずれか一方を、該特定記録装置の固 有情報と共に記録するための特定情報記録領域と、 有する情報記録媒体に記録する方法において、

該特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの 少なくともいずれか一方を決定し、

その後、マークを記録するための光ビームの照射パワー を決定することを特徴とする記録方法。

【請求項46】上記光ビームの照射パワーの決定は、予 め決められた所定のパターン信号を情報記録媒体に記録 することにより決定されることを特徴とする請求項45 記載の記録方法。

【請求項47】上記予め決められた所定のパターン信号 30 は、情報記録媒体に予め記録されていることを特徴とす る請求項46記載の記録方法。

【請求項48】上記予め決められた所定のパターン信号 は、記録装置に予め記録されていることを特徴とする請 求項46記載の記録方法。

【請求項49】固有の情報記録媒体について決定された 照射パワーは、該固有の情報記録媒体に記録しておくこ とを特徴とする請求項46記載の記録方法。

【請求項50】固有の情報記録媒体について決定された 照射パワーは、該固有の情報記録媒体の情報と共に、記 40 録装置に記録しておくことを特徴とする請求項46記載 の記録方法。

【請求項51】さらに特定始端パルス位置Tuと特定終 端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方値を決定す るために用いられる光ビームのパワーである前照射パワ 一の情報であって、ピークパワー、バイアスパワー、マ ージン定数、アシンメトリの内少なくとも一つの情報 を、上記特定情報記録領域に記録することを特徴とする 請求項45記載の方法。

【請求項52】さらに上記前照射パワーを決定するため の情報であって、ピークパワー、バイアスパワー、マー 50 に使用されるパターン信号を上記特定情報記録領域に記 録することを特徴とする請求項51記載の方法。

【請求項53】さらにデータ領域の実データを記録するために用いられる光ビームのパワーである後照射パワーの情報であって、ピークパワー、バイアスパワー、マージン定数の内少なくとも一つの情報を、上記特定情報記録領域に記録することを特徴とする請求項45記載の方法。

【請求項54】さらに上記後照射パワーを決定するために使用されるパターン信号を上記特定情報記録領域に記録することを特徴とする請求項53記載の方法。

【請求項55】さらに特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方値を決定するために用いられるアシンメトリの情報を上記特定情報記録領域に記録することを特徴とする請求項45記載の情報記録媒体。

【請求項56】同心円 状あるいはスパイラル状に形成された複数のトラックと、

該トラックに記録するオリジナル信号のマーク部の長さに応じて数が調整される複数の駆動パルスを用いて光ビームを該トラックの記録面に照射してマークおよび、マークとマークの間のスペースで情報を記録する情報記録 媒体であって、

データを記録するデータ記録領域と、 特定記録装置に 情報記録媒体が装着された場合、その特定記録装置によ り該情報記録媒体にマークを記録するために必要な駆動 パルスの特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置 Tdの少なくともいずれか一方を、該特定記録装置の固 有情報と共に記録するための特定情報記録領域と、 を 有する情報記録媒体に記録する方法において、

記録された信号の周波数が異なっても、再生信号において同じレベルの群遅延が得られるように群遅延を補正

その後、該特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方を決定することを特徴とする記録方法。

【請求項57】上記群遅延の補正は、所定長さのスペース部を有するテスト信号を情報記録媒体に記録することにより行うことを特徴とする請求項56記載の記録方法。

【請求項58】上記テスト信号は、情報記録媒体に予め 記録されているエンボス信号を用いることを特徴とする 請求項57記載の記録方法。

【請求項59】上記テスト信号は、情報記録媒体の特定 領域に予め記録されていることを特徴とする請求項57 記載の記録方法。

【請求項60】上記テスト信号は、記録装置に予め記録されていることを特徴とする請求項57記載の記録方法

【請求項61】上記群遅延の補正は、上記テスト信号を 再生した信号のジッタが最小になるように行うことを特 徴とする請求項57記載の記録方法。

【請求項62】さらに特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方値を決定するために用いられる光ビームのパワーである前照射パワーの情報であって、ピークパワー、バイアスパワー、マージン定数、アシンメトリの内少なくとも一つの情報を、上記特定情報記録領域に記録することを特徴とする請求項56記載の方法。

8

【請求項63】さらに上記前照射パワーを決定するため 10 に使用されるパターン信号を上記特定情報記録領域に記録することを特徴とする請求項62記載の方法。

【請求項64】さらにデータ領域の実データを記録するために用いられる光ビームのパワーである後照射パワーの情報であって、ピークパワー、バイアスパワー、マージン定数の内少なくとも一つの情報を、上記特定情報記録領域に記録することを特徴とする請求項56記載の方法。

【請求項65】さらに上記後照射パワーを決定するため に使用されるパターン信号を上記特定情報記録領域に記 録することを特徴とする請求項64記載の方法。

【請求項66】さらに特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方値を決定するために用いられるアシンメトリの情報を上記特定情報記録領域に記録することを特徴とする請求項56記載の情報記録媒体。

【請求項67】同心円状あるいはスパイラル状に形成された複数のトラックと、

該トラックに記録するオリジナル信号のマーク部の長さに応じて数が調整される複数の駆動パルスを用いて光ビ 30 一ムを該トラックの記録面に照射してマークおよび、マークとマークの間のスペースで情報を記録する情報記録 媒体において、

データを記録するデータ記録領域と、

凹凸のピット列で予めコントロールデータを記録したコントロールデータゾーンとを有し、

該コントロールデータには、記録装置により該情報記録 媒体にマークを記録するために必要な駆動パルスの始端 パルス位置Tuと終端パルス位置Tdの少なくともいず れか一方と、該始端パルス位置Tuと終端パルス位置T dの少なくともいずれか一方値を決定するために用いら れる光ビームのパワーである前照射パワーの情報であっ て、ピークパワー、バイアスパワー、マージン定数、ア シンメトリの内少なくとも一つの情報とが含まれている ことを特徴とする情報記録媒体。

【請求項68】同心円状あるいはスパイラル状に形成された複数のトラックと、

該トラックに記録するオリジナル信号のマーク部の長さに応じて数が調整される複数の駆動パルスを用いて光ビームを該トラックの記録面に照射してマークおよび、マ・ケックとマークの間のスペースで情報を記録する情報記録

媒体において、

データを記録するデータ記録領域と、

凹凸のピット列で予めコントロールデータを記録したコ ントロールデータゾーンとを有し、

9

該コントロールデータには、記録装置により該情報記録 媒体にマークを記録するために必要な駆動パルスの始端 パルス位置Tuと終端パルス位置Tdの少なくともいず れか一方と、該データ領域の実データを記録するために 用いられる光ビームのパワーである後照射パワーの情報 であって、ピークパワー、バイアスパワー、マージン定 10 として、マークポジション記録方式(またはPPM方 数の内少なくとも一つの情報とが含まれていることを特 徴とする情報記録媒体。

【請求項69】同心円状あるいはスパイラル状に形成さ れた複数のトラックと、

該トラックに記録するオリジナル信号のマーク部の長さ に応じて数が調整される複数の駆動パルスを用いて光ビ ームを該トラックの記録面に照射してマークおよび、マ ークとマークの間のスペースで情報を記録する情報記録 媒体において、

データを記録するデータ記録領域と、

凹凸のピット列で予めコントロールデータを記録したコ ントロールデータゾーンとを有し、

該コントロールデータには、記録装置により該情報記録 媒体にマークを記録するために必要な駆動パルスの始端 パルス位置Tuと終端パルス位置Tdの少なくともいず れか一方と、前記パルス位置を決定するために用いられ るアシンメトリ情報とが含まれていることを特徴とする 情報記録媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は記録可能な情報記録 媒体、および情報記録媒体への光学情報の記録方法に関 する。

[0002]

【従来の技術】情報記録媒体に光学情報、特にデジタル 情報を記録再生する装置は、大容量のデータを記録再生 する手段として注目されている。

【0003】記録可能な光学的情報記録媒体の一つに相 変化型光ディスクがある。相変化型光ディスクへの記録 は、半導体レーザの光ビームを回転するディスクに照射 し、記録膜を加熱融解させることで行う。その光ビーム 強度の強弱により記録膜の到達温度および冷却過程が異 なり、記録膜の相変化が起こる。

【0004】光ビーム強度が強い時は、高温状態から急 速に冷却するので記録膜がアモルファス化し、また光ビ ーム強度が比較的弱いときは、中高温状態から徐々に冷 却するので記録膜が結晶化する。アモルファス化した部 分を通常マークと呼び、マークとマークの間の結晶化し た部分を通常スペースと呼ぶ。そしてこのマークとスペ ースに二値情報を記録する。通常光ビーム強度が強い時 50

のレーザパワーをピークパワー、光ビーム強度が弱い時 のレーザパワーをバイアスパワーと呼ぶ。

【0005】再生時は、記録膜が相変化を起こさない程 度に弱い光ビームを照射し、その反射光を検出する。通 常アモルファス化したマーク部分は反射率が低く、結晶 化したスペース部分は反射率が高い。よってマーク部分 とスペース部分の反射光量の違いを検出して再生信号を 得る。

【0006】相変化型光ディスクへのデータの記録方式 式)とマークエッジ記録方式(またはPWM方式)があ り、通常はマークエッジ記録方式の方が情報記録密度が 高くなる。

【0007】マークエッジ記録方式では、マークポジシ ョン記録方式と比較して長いマークを記録する。相変化 型光ディスクにピークパワーを照射して長いマークを記 録すると、記録膜の熱蓄積のために、マークの後半部ほ ど半径方向の幅が太くなる。これはダイレクトオーバラ イトしたとき消し残りが発生したり、再生時にトラック 20 間の信号クロストークを発生するなど、信号品質を大き

【0008】また、記録密度を高めるために、記録する マークおよびスペースの長さを短くすることが考えられ るが、この場合、特にスペース長が短くなると、記録し たマークの終端の熱がスペース部分を伝導して次のマー クの始端の温度分布に影響を与えたり、逆に次に記録し たマークの始端の熱が前のマークの終端の冷却過程に影 響を与えたりする熱干渉が生じる。従来の記録法方で熱 干渉が生じると、マークのエッジ位置が変動することに 30 なり、再生時の誤り率が増加するという課題があった。

【0009】以上の様な課題に対して、特開平7-12 9 9 5 9 号 (米国特許第5,490,126号、第5,636,194号) において、マークエッジ記録のマークに相当する部分 を、一定幅の始端部分、一定周期のパルス状の中間部 分、一定幅の終端部分に分解した信号とし、これで2値 のレーザ出力を高速にスイッチングして記録した。

【0010】すると長いマークの中間部分は一定周期の パルス状にレーザ電流を駆動することによりマーク形成 に必要最小限のパワーを照射するのでマーク幅が広がら 40 ずほぼ一定幅となり、マークの始端部分、終端部分には 一定幅のレーザ光が十分に照射されるので、ダイレクト オーバライト時にも、形成されるマークのエッジ部分の ジッターが増加しなかった。

【0011】更にマークの始端部分と終端部分の位置 を、マーク長が小さいときとマーク前後のスペース長が 小さいときにこれを検出し、マーク長やスペース長が大 きいときの位置とは変化させて記録することにより、熱 一干渉に起因するピークシフトを記録時に補償することが 可能になった。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら特願5-279513号では、マーク始端部分と終端部分の最適 な位置を求める手法について言及されていない。

【0013】最適な手法が確立されていなければ、最適 記録自体の信頼性が低かったり、最適記録が実現できて も、最適位置の過剰な探索による時間の浪費や回路コス トの浪費につながる。

【0014】また、マーク始端部分と終端部分の位置を データに応じて変化させるという手法は、データの高密 エッジが熱的な影響で動くという微妙な現象は、ディス クの構造や記録膜組成、および記録装置の特性に依存す るところが大きく、これらが少しでも異なると、最適な 記録を行えないという課題があった。

【0015】本発明は上記課題を鑑み、ディスクの構造 や記録膜組成、および記録装置の特性が異なっても、マ ーク始端部分とマーク終端部分の最適な位置を簡単に求 めて、最適な記録を行えるような情報記録媒体、記録装 置を提供することを目的とする。

[0016]

【課題を解決するための手段】この課題を解決するた め、本発明の第1の観点は、同心円状あるいはスパイラ ル状に形成された複数のトラックと、該トラックに記録 するオリジナル信号のマーク部の長さに応じて数が調整 される複数の駆動パルスを用いて光ビームを該トラック の記録面に照射してマークおよび、マークとマークの間 のスペースで情報を記録する情報記録媒体において、デ ータを記録するデータ記録領域と、特定記録装置に情報 記録媒体が装着された場合、その特定記録装置により該 情報記録媒体にマークを記録するために必要な駆動パル 30 スの特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Td の少なくともいずれか一方を、該特定記録装置の固有情 報と共に記録するための特定情報記録領域と、を有する ことを特徴とする情報記録媒体である。

【0017】第2の観点によれば、上記特定記録装置の 固有情報は、該特定記録装置の製造会社名,製品番号, 製造場所、製造年月日の少なくともいずれか一つである ことを特徴とする第1の観点に記載の情報記録媒体であ る。

【0018】第3の観点によれば、上記特定情報記録領 域には、さらに特定始端パルス位置Tuと特定終端パル ス位置Tdの少なくともいずれか一方値を決定するため に用いられる光ビームのパワーである前照射パワーの情 報であって、ピークパワー、バイアスパワー、マージン 定数、アシンメトリの内少なくとも一つの情報を記録す ることを特徴とする第1の観点に記載の情報記録媒体で ある。

【0019】第4の観点によれば、上記特定情報記録領 域には、さらに上記前照射パワーを決定するために使用 されるパターン信号を記録することを特徴とする第3の 50 置である。

観点に記載の情報記録媒体である。

【0020】第5の観点によれば、上記特定情報記録領 域には、さらにデータ領域の実データを記録するために 用いられる光ビームのパワーである後照射パワーの情報 であって、ピークパワー、バイアスパワー、マージン定 数の内少なくとも一つの情報を記録することを特徴とす る第1の観点に記載の情報記録媒体である。

12

【0021】第6の観点によれば、上記特定情報記録領 域には、さらに上記後照射パワーを決定するために使用 度化を実現するために発明されたが、記録するマークの 10 されるパターン信号を記録することを特徴とする第5の 観点に記載の情報記録媒体である。

> 【0022】第7の観点によれば、上記特定情報記録領 域には、さらに特定始端パルス位置Tuと特定終端パル ス位置Tdの少なくともいずれか一方値を決定するため に用いられるアシンメトリの情報を記録することを特徴 とする第1の観点に記載の情報記録媒体である。

【0023】第8の観点によれば、上記情報記録媒体 は、さらに、該情報記録媒体にマークを記録するために 必要な駆動パルスの一般始端パルス位置Tuと一般終端 20 パルス位置 T d の少なくともいずれか一方を、予め記録 しておく制御情報記録領域を有することを特徴とする第 1の観点に記載の情報記録媒体である。

【0024】第9の観点によれば、上記特定情報記録領 域には、複数の異なった記録装置に対し、それぞれの特 定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少な くともいずれか一方と、該特定記録装置の固有情報との 対を記録することを特徴とする第1の観点に記載の情報 記録媒体である。

【0025】第10の観点は、同心円状あるいはスパイ ラル状に形成された複数のトラックと、該トラックに記 録するオリジナル信号のマーク部の長さに応じて数が調 整される複数の駆動パルスを用いて光ビームを該トラッ クの記録面に照射してマークおよび、マークとマークの 間のスペースで情報を記録する情報記録媒体であって、 データを記録するデータ記録領域と、 特定記録装置に 情報記録媒体が装着された場合、その特定記録装置によ り該情報記録媒体にマークを記録するために必要な駆動 パルスの特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置 Tdの少なくともいずれか一方を、該特定記録装置の固 有情報と共に記録するための特定情報記録領域と、 有する情報記録媒体が装着可能な記録再生装置におい て、情報記録媒体の所定の領域から情報記録媒体の固有 の情報を読み出す再生手段と、読み出された固有の情報 を保持するメモリを有することを特徴とするの記録再生 装置である。

【0026】第11の観点によれば、上記情報記録媒体 の固有の情報は、該情報記録媒体の製造会社名、製品番 号, 製造場所、製造年月日の少なくともいずれか一つで あることを特徴とする第10の観点に記載の記録再生装

る。

14

【0027】第12の観点によれば、上記メモリには、 さらに特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置T dの少なくともいずれか一方値を決定するために用いら れる光ビームのパワーである前照射パワーの情報であっ て、ピークパワー、バイアスパワー、マージン定数、ア シンメトリの内少なくとも一つの情報を記録することを 特徴とする第10の観点に記載の記録再生装置である。

【0028】第13の観点によれば、上記メモリには、 さらに上記前照射パワーを決定するために使用されるパ 記載の記録再生装置である。

【0029】第14の観点によれば、上記メモリには、 さらにデータ領域の実データを記録するために用いられ る光ビームのパワーである後照射パワーの情報であっ て、ピークパワー、バイアスパワー、マージン定数の内 少なくとも一つの情報を記録することを特徴とする第1 0の観点に記載の記録再生装置である。

【0030】第15の観点によれば、上記メモリには、 さらに上記後照射パワーを決定するために使用されるパ ターン信号を記録することを特徴とする第14の観点に 記載の記録再生装置である。

【0031】第16の観点によれば、上記メモリには、 さらに特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置T dの少なくともいずれか一方値を決定するために用いら れるアシンメトリの情報を記録することを特徴とする第 9の観点に記載の記録再生装置である。

【0032】第17の観点によれば、上記メモリには、 さらに、上記特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス 位置Tdの少なくともいずれか一方を記録することを特 徴とする第10の観点に記載の記録再生装置である。

【0033】第18の観点によれば、上記メモリには、 装着された複数の異なった情報記録媒体に対し、それぞ れの固有情報を記録することを特徴とする第10の観点 に記載の記録再生装置である。

【0034】第19の観点は、同心円状あるいはスパイ ラル状に形成された複数のトラックと、該トラックに記 録するオリジナル信号のマーク部の長さに応じて数が調 整される複数の駆動パルスを用いて光ビームを該トラッ クの記録面に照射してマークおよび、マークとマークの 間のスペースで情報を記録する情報記録媒体であって、 データを記録するデータ記録領域と、 特定記録装置に 情報記録媒体が装着された場合、その特定記録装置によ り該情報記録媒体にマークを記録するために必要な駆動 パルスの特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置 Tdの少なくともいずれか一方を、該特定記録装置の固 有情報と共に記録するための特定情報記録領域と、 有する情報記録媒体に記録する方法において、該特定始 端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくと もいずれか一方を決定し、その後、該データ記録領域 に、データを記録することを特徴とする記録方法であ

【0035】第20の観点によれば、上記特定始端パル ス位置Tuは、パターン信号のマーク部およびその直前 のスペース部の長さにより求められ、上記特定終端パル ス位置Tdは、パターン信号のマーク部およびその直後

のスペース部の長さにより求められることを特徴とする 第19の観点に記載の記録方法である。

【0036】第21の観点によれば、上記特定始端パル ス位置Tuは、記録すべきパターン信号のマーク部の先 ターン信号を記録することを特徴とする第12の観点に *10* 頭エッジである第1基準点R1と、該複数の駆動パルス のファーストパルスの始端エッジとの時間差TFで表さ れる一方、上記特定終端パルス位置Tdは、記録すべき パターン信号のマーク部の終端エッジと所定の位置関係 にある第2基準点R2と、該複数の駆動パルスのラスト パルスの終端エッジとの時間差TLで表されることを特

> 【0037】第22の観点によれば、上記パターン信号 にはDSVをOにするための調整信号が含まれているこ とを特徴とする第20の観点に記載の方法である。

徴とする第19の観点に記載の記録方法である。

【0038】第23の観点によれば、上記特定始端パル ス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいず れか一方の決定は、情報記録媒体の特定情報記録領域を 再生し、必要な情報を得て行うことを特徴とする第19 の観点に記載の方法である。・

【0039】第24の観点によれば、上記特定始端パル ス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいず れか一方の決定は、情報記録媒体が装着された特定記録 再生装置のメモリ情報を読み出し、必要な情報を得て行 うことを特徴とする第19の観点に記載の方法である。

30 【0040】第25の観点によれば、上記特定始端パル ス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいず れか一方の決定された情報は、該特定記録装置の固有情 報と共に上記情報記録媒体の上記特定情報記録領域に記 録することを特徴とする第19の観点に記載の方法であ

【0041】第26の観点によれば、上記特定始端パル ス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいず れか一方の決定された情報は、上記情報記録媒体の固有 の情報と共に、上記特定記録装置のメモリに記録するこ 40 とを特徴とする第19の観点に記載の方法である。

【0042】第27の観点によれば、さらに特定始端パ ルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともい ずれか一方値を決定するために用いられる光ビームのパ ワーである前照射パワーの情報であって、ピークパワ ー、バイアスパワー、マージン定数、アシンメトリの内 少なくとも一つの情報を、上記特定情報記録領域に記録 することを特徴とする第19の観点に記載の方法であ

【0043】第28の観点によれば、さらに上記前照射 50 パワーを決定するために使用されるパターン信号を上記 特定情報記録領域に記録することを特徴とする第27の 観点に記載の方法である。

【0044】第29の観点によれば、さらにデータ領域 の実データを記録するために用いられる光ビームのパワ ーである後照射パワーの情報であって、ピークパワー、 バイアスパワー、マージン定数の内少なくとも一つの情 報を、上記特定情報記録領域に記録することを特徴とす る第19の観点に記載の方法である。

【0045】第30の観点によれば、さらに上記後照射 パワーを決定するために使用されるパターン信号を上記 10 特定情報記録領域に記録することを特徴とする第29の 観点に記載の方法である。

【0046】第31の観点によれば、さらに特定始端パ ルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともい ずれか一方値を決定するために用いられるアシンメトリ の情報を、上記特定情報記録領域に記録することを特徴 とする第19の観点に記載の情報記録媒体である。

【0047】第32の観点は、同心円状あるいはスパイ ラル状に形成された複数のトラックと、該トラックに記 録するオリジナル信号のマーク部の長さに応じて数が調 整される複数の駆動パルスを用いて光ビームを該トラッ クの記録面に照射してマークおよび、マークとマークの 間のスペースで情報を記録する情報記録媒体であって、 データを記録するデータ記録領域と、 特定記録装置に 情報記録媒体が装着された場合、その特定記録装置によ り該情報記録媒体にマークを記録するために必要な駆動 パルスの特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置 Tdの少なくともいずれか一方を、該特定記録装置の固 有情報と共に記録するための特定情報記録領域と、 有する情報記録媒体に記録する方法において、マークを 30 記録するための光ビームの照射パワーを決定し、その 後、該特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置T dの少なくともいずれか一方を決定することを特徴とす る記録方法である。

【0048】第33の観点によれば、上記光ビームの照 射パワーの決定は、予め決められた所定のパターン信号 を情報記録媒体に記録することにより決定されることを 特徴とする第32の観点に記載の記録方法である。

【0049】第34の観点によれば、上記所定のパター ン信号には単一信号が含まれていることを特徴とする第 40 33の観点に記載の記録方法である。

【0050】第35の観点によれば、上記所定のパター ン信号にはDSVをOにするための調整信号が含まれて いることを特徴とする第33の観点に記載の方法であ る。

【0051】第36の観点によれば、情報記録媒体に記 録された所定のパターン信号は、再生され、記録用の所 定のパターン信号と、再生された所定のパターン信号と、 を比較し、両パターン信号の差が所定値以下となるよう

に記載の記録方法である。

【0052】第37の観点によれば、上記予め決められ た所定のパターン信号は、情報記録媒体に予め記録され ていることを特徴とする第33の観点に記載の記録方法 である。

16

【0053】第38の観点によれば、上記予め決められ た所定のパターン信号は、記録装置に予め記録されてい ることを特徴とする第33の観点に記載の記録方法であ る。

【0054】第39の観点によれば、固有の情報記録媒 体について決定された照射パワーは、該固有の情報記録 媒体に記録しておくことを特徴とする第33の観点に記 載の記録方法である。

【0055】第40の観点によれば、固有の情報記録媒 体について決定された照射パワーは、該固有の情報記録 媒体の情報と共に、記録装置に記録しておくことを特徴 とする第33の観点に記載の記録方法である。

【0056】第41の観点によれば、さらに特定始端パ ルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともい 20 ずれか一方値を決定するために用いられる光ビームのパ ワーである前照射パワーの情報であって、ピークパワ ー、バイアスパワー、マージン定数、アシンメトリの内 少なくとも一つの情報を、上記特定情報記録領域に記録 することを特徴とする第32の観点に記載の方法であ る。

【0057】第42の観点によれば、さらに上記前照射 パワーを決定するために使用されるパターン信号を上記 特定情報記録領域に記録することを特徴とする第41の 観点に記載の方法である。

【0058】第43の観点によれば、さらにデータ領域 の実データを記録するために用いられる光ビームのパワ ーである後照射パワーの情報であって、ピークパワー、 バイアスパワー、マージン定数の内少なくとも一つの情 報を、上記特定情報記録領域に記録することを特徴とす る第32の観点に記載の方法である。

【0059】第44の観点によれば、さらに上記後照射 パワーを決定するために使用されるパターン信号を上記 特定情報記録領域に記録することを特徴とする第43の 観点に記載の方法である。

【0060】第45の観点は、同心円状あるいはスパイ ラル状に形成された複数のトラックと、該トラックに記 録するオリジナル信号のマーク部の長さに応じて数が調 整される複数の駆動パルスを用いて光ビームを該トラッ クの記録面に照射してマークおよび、マークとマークの 間のスペースで情報を記録する情報記録媒体であって、 データを記録するデータ記録領域と、 特定記録装置に 情報記録媒体が装着された場合、その特定記録装置によ り該情報記録媒体にマークを記録するために必要な駆動 パルスの特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置 に照射パワーを決定することを特徴とする第33の観点 50 Tdの少なくともいずれか一方を、該特定記録装置の固

有情報と共に記録するための特定情報記録領域と、 有する情報記録媒体に記録する方法において、該特定始 端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくと もいずれか一方を決定し、その後、マークを記録するた めの光ビームの照射パワーを決定することを特徴とする 記録方法である。

【0061】第46の観点によれば、上記光ビームの照 射パワーの決定は、予め決められた所定のパターン信号 を情報記録媒体に記録することにより決定されることを 特徴とする第45の観点に記載の記録方法である。

【0062】第47の観点によれば、上記予め決められ た所定のパターン信号は、情報記録媒体に予め記録され ていることを特徴とする第46の観点に記載の記録方法 である。

【0063】第48の観点によれば、上記予め決められ た所定のパターン信号は、記録装置に予め記録されてい ることを特徴とする第46の観点に記載の記録方法であ る。

【0064】第49の観点によれば、固有の情報記録媒 体について決定された照射パワーは、該固有の情報記録 20 媒体に記録しておくことを特徴とする第46の観点に記 載の記録方法である。

【0065】第50の観点によれば、固有の情報記録媒 体について決定された照射パワーは、該固有の情報記録 媒体の情報と共に、記録装置に記録しておくことを特徴 とする第46の観点に記載の記録方法である。

【0066】第51の観点によれば、さらに特定始端パ ルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともい ずれか一方値を決定するために用いられる光ビームのパ ワーである前照射パワーの情報であって、ピークパワ ー、バイアスパワー、マージン定数、アシンメトリの内 少なくとも一つの情報を、上記特定情報記録領域に記録 することを特徴とする第45の観点に記載の方法であ る。

【0067】第52の観点によれば、さらに上記前照射 パワーを決定するために使用されるパターン信号を上記 特定情報記録領域に記録することを特徴とする第51の 観点に記載の方法である。

【0068】第53の観点によれば、さらにデータ領域 の実データを記録するために用いられる光ビームのパワ ーである後照射パワーの情報であって、ピークパワー、 バイアスパワー、マージン定数の内少なくとも一つの情 報を、上記特定情報記録領域に記録することを特徴とす る第45の観点に記載の方法である。

【0069】第54の観点によれば、さらに上記後照射 パワーを決定するために使用されるパターン信号を上記 特定情報記録領域に記録することを特徴とする第53の 観点に記載の方法である。

【0070】第55の観点によれば、さらに特定始端パ ルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともい 50 特定情報記録領域に記録することを特徴とする第62の

ずれか一方値を決定するために用いられるアシンメトリ の情報を上記特定情報記録領域に記録することを特徴と する第45の観点に記載の情報記録媒体である。

18

【0071】第56の観点は、同心円 状あるいはスパ イラル状に形成された複数のトラックと、該トラックに 記録するオリジナル信号のマーク部の長さに応じて数が 調整される複数の駆動パルスを用いて光ビームを該トラ ックの記録面に照射してマークおよび、マークとマーク の間のスペースで情報を記録する情報記録媒体であっ

10 て、データを記録するデータ記録領域と、 特定記録装 置に情報記録媒体が装着された場合、その特定記録装置 により該情報記録媒体にマークを記録するために必要な 駆動パルスの特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス 位置Tdの少なくともいずれか一方を、該特定記録装置 の固有情報と共に記録するための特定情報記録領域と、

を有する情報記録媒体に記録する方法において、記録 された信号の周波数が異なっても、再生信号において同 じレベルの群遅延が得られるように群遅延を補正し、そ の後、該特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置 Tdの少なくともいずれか一方を決定することを特徴と する記録方法である。

【0072】第57の観点によれば、上記群遅延の補正 は、所定長さのスペース部を有するテスト信号を情報記 録媒体に記録することにより行うことを特徴とする第5 6の観点に記載の記録方法である。

【0073】第58の観点によれば、上記テスト信号 は、情報記録媒体に予め記録されているエンボス信号を 用いることを特徴とする第57の観点に記載の記録方法 である。

30 【0074】第59の観点によれば、上記テスト信号 は、情報記録媒体の特定領域に予め記録されていること を特徴とする第57の観点に記載の記録方法である。

【0075】第60の観点によれば、上記テスト信号 は、記録装置に予め記録されていることを特徴とする第 57の観点に記載の記録方法である。

【0076】第61の観点によれば、上記群遅延の補正 は、上記テスト信号を再生した信号のジッタが最小にな るように行うことを特徴とする第57の観点に記載の記 録方法である。

【0077】第62の観点によれば、さらに特定始端パ ルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともい ずれか一方値を決定するために用いられる光ビームのパ ワーである前照射パワーの情報であって、ピークパワ ー、バイアスパワー、マージン定数、アシンメトリの内 少なくとも一つの情報を、上記特定情報記録領域に記録 することを特徴とする第56の観点に記載の方法であ

【0078】第63の観点によれば、さらに上記前照射 パワーを決定するために使用されるパターン信号を上記 観点に記載の方法である。

【0079】第64の観点によれば、さらにデータ領域の実データを記録するために用いられる光ビームのパワーである後照射パワーの情報であって、ピークパワー、バイアスパワー、マージン定数の内少なくとも一つの情報を、上記特定情報記録領域に記録することを特徴とする第56の観点に記載の方法である。

19

【0080】第65の観点によれば、さらに上記後照射パワーを決定するために使用されるパターン信号を上記特定情報記録領域に記録することを特徴とする第64の観点に記載の方法である。

【0081】第66の観点によれば、さらに特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方値を決定するために用いられるアシンメトリの情報を上記特定情報記録領域に記録することを特徴とする第56の観点に記載の情報記録媒体である。

【0082】第67の観点は、同心円状あるいはスパイ ラル状に形成された複数のトラックと、該トラックに記 録するオリジナル信号のマーク部の長さに応じて数が調 整される複数の駆動パルスを用いて光ビームを該トラッ クの記録面に照射してマークおよび、マークとマークの 間のスペースで情報を記録する情報記録媒体において、 データを記録するデータ記録領域と、凹凸のピット列で 予めコントロールデータを記録したコントロールデータ ゾーンとを有し、該コントロールデータには、記録装置 により該情報記録媒体にマークを記録するために必要な 駆動パルスの始端パルス位置Tuと終端パルス位置Td の少なくともいずれか一方と、該始端パルス位置Tuと 終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方値を決定 するために用いられる光ビームのパワーである前照射パ 30 ワーの情報であって、ピークパワー、バイアスパワー、 マージン定数、アシンメトリの内少なくとも一つの情報 とが含まれていることを特徴とする情報記録媒体であ る。

【0083】第68の観点は、同心円状あるいはスパイ ラル状に形成された複数のトラックと、該トラックに記 録するオリジナル信号のマーク部の長さに応じて数が調 整される複数の駆動パルスを用いて光ビームを該トラッ クの記録面に照射してマークおよび、マークとマークの 間のスペースで情報を記録する情報記録媒体において、 データを記録するデータ記録領域と、凹凸のピット列で 予めコントロールデータを記録したコントロールデータ ゾーンとを有し、該コントロールデータには、記録装置 により該情報記録媒体にマークを記録するために必要な 駆動パルスの始端パルス位置Tuと終端パルス位置Td の少なくともいずれか一方と、該データ領域の実データ を記録するために用いられる光ビームのパワーである後 照射パワーの情報であって、ピークパワー、バイアスパ ワー、マージン定数の内少なくとも一つの情報とが含ま れていることを特徴とする情報記録媒体である。

【0084】第69の観点は、同心円状あるいはスパイラル状に形成された複数のトラックと、該トラックに記録するオリジナル信号のマーク部の長さに応じて数が調整される複数の駆動パルスを用いて光ビームを該トラックの記録面に照射してマークおよび、マークとマークの間のスペースで情報を記録する情報記録媒体において、データを記録するデータ記録領域と、凹凸のピット列で予めコントロールデータを記録したコントロールデータゾーンとを有し、該コントロールデータには、記録装置により該情報記録媒体にマークを記録するために必要な駆動パルスの始端パルス位置Tuと終端パルス位置で決定するために用いられるアシンメトリ情報とが含まれていることを特徴とする情報記録媒体である。

[0085]

【発明の実施の形態】以下本発明の実施の形態における 光学情報の記録方法について図面を参照しながら説明す る。図1は本発明による実施の形態の光学情報の記録装 置、すなわち光ディスク装置のブロック図である。

【0086】図1において、101は光ディスク、10 2はスピンドルモータ、103は半導体レーザ、104 はコリメータレンズ、105はビームスプリッタ、10 6は対物レンズ、107は集光レンズ、108は光検出 器、109はレーザ駆動回路、110はパルス移動回 路、111はパルス発生回路、112はプリアンプ、1 13はローパスフィルタ、114は再生イコライザ、1 15は2値化回路、116はPLL、117は復調回 路、118は誤り訂正回路、119はパワー設定回路、 120はパルス位置ずれ測定回路、121はスイッチ、 122、123、124はスイッチの接点、125は位 置調節用特定パターン発生回路、126は変調回路、1 27は記録データ発生回路、128は再生データ信号、 129はメモリ、130はメモリ、131はデータ比較 回路、132はメモリである。記録データ発生回路12 7には単一パターン発生回路127a、ランダムパター ン発生回路127b、実信号発生回路127cが含まれ

【0087】さらに、図1において、138、139は 同じ遅延量を持った遅延回路、140はアシンメトリ検 40 出回路である。

【0088】メモリ129には、2つのテーブルが保持され、この2つのテーブルは本発明によって図5(a)に示すように修正が加えられ、修正後の2つのテーブルに書き換えられる。

【0089】メモリ132は、レーザを駆動するためのパワー(ピークパワーとバイアスパワーがある)を決定するための情報を保持すると共に、最終的に決定されたパワーの最適値を保持する。

【0090】メモリ130は、 光ディスクに予め書き 50 こまれている光ディスクの固有情報 (光ディスクの製造

会社名、製品番号、製造場所、製造年月日、ディスク構 造、記録膜組成など)、 後で説明する調整方式、 メ モリ129に修正されて上書きされた2つのテーブル、 及び メモリ132に最終的に決定されたパワーの最適 値を保持する。なお、メモリ130には、複数枚の異な った光ディスクについて、それぞれ上記内容 ,

が保持される。従って、ある光ディスクが装着さ れ、データ記録を行う場合、その光ディスクについて既 に上記内容 , , が保持されていれば、記録に 作を行うことなく、直ちにデータ記録が実行される。

【0091】図37にメモリ130におけるデータのレ イアウトを示す。上記内容 は、図37のディスク固有 情報 n に含まれ、上記内容 、 は、パルス位置情報に 含まれ、上記内容 は、前照射パワー(temporary power とも言う)情報、後照射パワー(operational powerとも 言う)情報に含まれる。記録装置にディスクが装着され ると、まずディスクからディスク固有情報が読み出され る。読み出されたディスク固有情報と、メモリ130に 記録されたディスク固有情報が比較され、同一のものが メモリ130に記録されているかどうかを判断する。

【0092】同一のものが記録されていない場合、すな わち、記録装置に新たなディスクが装着された場合は、 ディスク固有情報、前照射パワー情報、後照射パワー情 報、パルス位置情報がワンセットとして、メモリ130 に記録される。この場合、前照射パワー情報、後照射パ ワー情報、パルス位置情報を試し書き等を行って得るた めに数秒から十数秒の時間を必要とする。

【0093】同一のものが記録されている場合、すなわ ち、記録装置に以前同じディスクが装着されたことがあ る場合は、メモリ130から同一と判断されたディスク 固有情報に属する前照射パワー情報、後照射パワー情 報、パルス位置情報が読み出される。読み出された前照 射パワー情報、後照射パワー情報はメモリ132に送ら れる一方、パルス位置情報はメモリ129に送られる。 この場合、前照射パワー情報、後照射パワー情報、パル ス位置情報をメモリから読み出すだけなので、これら情 報を得るため必要な数秒から十数秒の時間を省くことが できる。

【0094】このように、n枚の異なったディスクが装 ・着されれば、n個のセットのディスク固有情報、前照射 パワー情報、後照射パワー情報、パルス位置情報がメモ リ130に記録される。好ましい実施の形態において は、n個のセットを複数箇所、たとえば2個所で記録す る。このようにすれば、メモリ130の一箇所が傷や汚 れによりデータの再生できなくても、他方の個所のデー タを再生することが出来る。

【0095】図2は光ディスク101の平面図である。 図2において、201はデータ記録領域、202は試し 記録領域である。

【0096】図1において、光ディスク101が装着さ れると、半導体レーザ103、コリメータレンズ10 4、ビームスプリッタ105、対物レンズ106、集光 レンズ107、光検出器108等で構成された光ヘッド は、マーク始端部分と終端部分の最適な位置を求めるた めの領域202に移動する。

22

【0097】なお領域202は光ディスク101の内周 側に設けられた、試し記録をするためのユーザ領域以外 の記録領域(たとえばドライブテストゾーン)とする。 必要な前準備の情報、特に , の情報を再び求める動 10 なお、上記領域は光ディスクの外周側にあっても良い し、内周側と外周側の両方にあっても良い。このときス イッチ121において、接点122は接点123とつな がっている。なお通常のデータの記録時には、接点12 2は接点124とつながり、記録データ発生回路127 の出力信号が変調回路126で変調された信号がパルス 発生回路111へ入力される。

> 【0098】まずパワー設定回路119によりピークパ ワー、バイアスパワーがレーザ駆動回路109に設定さ れる。続いて位置調整用特定パターン発生回路125の 出力信号がスイッチ121を介してパルス発生回路11 1に入力される。以降の信号の流れを図3を用いて説明 する。

【0099】図3において、301は位置調整用特定パ ターン発生回路125の出力信号である第1の特定パタ ーン信号、302はパルス発生回路111の出力信号、 303はパルス移動回路110の出力信号、304は信 号303のようにピークパワー、バイアスパワーを変調 して記録した結果、光ディスク101のトラック上に生 成されるマークの模式図である。301、302、30 30 3は同じ時間軸上で発生するわけではないが、分かりや すくするために、対応する箇所が縦に並ぶように図示し てある。

【0100】第1の特定パターン信号301において、 309、311、313、315、317、319はデ ィスク上でマークとなるマーク部であり、310、31 2、314、316、318、320はディスク上でス ペースとなるスペース部である。320の後方は再び3 09となる。すなわち第1の特定パターン信号301は 309~320を連続させたパターンである。

【0101】例えばRun Length Limited(2,10)変 調方式のデータをマークエッジ記録方式で記録する場 合、最短の3Tから最長の11Tまでのマークおよびス ペースが存在する。ここでTは基準周期を表わしてお り、309はマークとなる6T信号(以下6Tマーク 部)、310は6Tスペース部、311は3Tマーク 部、312は6Tスペース部、313は6Tマーク部、 314は6Tスペース部、315は6Tマーク部、31 6は4Tスペース部、317は6Tマーク部、318は 6Tスペース部、319は7Tマーク部、320は6T 50 スペース部である。

【0102】なお、一定期間のマーク部とスペース部の 総和の差をDSVとしたときに、DSVが0でないとき に限り、DSVを略0にするための信号319、320 を入れることにより、再生時に直流成分もしくは低周波 成分の少ない信号を得ることができる。直流成分もしく は低周波成分が多い信号を再生すると、二値化回路11 5において、誤った0、1の信号列に変換される危険が ある。そこで第1の特定パターン信号301では、7T マーク部319を補助信号として挿入し、DSVを略0 にする。すなわち、パターン信号301は、マーク部3 09、311、313、315、317、319の期間 の総和(34T)と、スペース部310、312、31 4、316、318、320の総和(34T)とが等し くなるように構成されている。DSVの計算は、マーク 部の期間をプラス、スペース部の期間をマイナスで加算 して行われる。したがって、パターン信号301のDS Vは、0になる。 第1の特定パターン信号301は、 パルス発生回路111でパルス列に変換され、信号30 2が出力される。3 Tから11 Tまでの各マーク部に対 応するパルスがパルス発生回路111から出力される状 20 態を図4に示す。図4において、6 T信号を例にとって 説明すると、先頭にあるパルス401をファーストパル スと呼び、最後尾にあるパルス404をラストパルスと 呼ぶ。またファーストパルスとラストパルスの間にある パルス402とパルス403をマルチパルスと呼び、一

【0103】マルチパルスの個数は6丁のマークには2 個あり、7 Tのマークには3個、5 Tのマークには1個 というように、マークがTだけ長くなるごとにマルチパ ルスの個数が1つ減る。従って4Tのマークはファース トパルスとラストパルスのみで構成され、マルチパルス はない。また3Tのマークは一つのパルスで構成され る。

定周期のパルスで構成されている。

【0104】なお本実施の形態では、ファーストパルス の時間長さを1.5T、ラストパルスの時間長さを0. 5T、マルチパルスの長さを0.5Tとしているが、光 ディスク媒体101の構成によっては、この時間長さで なくても良い。またマルチパルスの数や周期も上記に限 定されるものではない。

【0105】パルス発生回路111の出力信号302 は、パルス移動回路110に入力され、ファーストパル スとラストパルスの位置が移動した信号303が出力さ れる。図5にファーストパルスの位置とラストパルスの 位置を移動させる際の、マーク部長、スペース部長の分 類を示す。

【0106】図5(a)は、修正が行われた後のテーブ ルを示し、図5(b)は、かかる修正が行われる前のテ ーブルを示す。図5 (a) のテーブルの中の記号3S3

中のどの分類かをしめすと共に、そのアドレスにかかれ た値をも表す。アドレスと見た場合、たとえば、3S3 Mは、3Tのスペース部の後に3Tのマーク部が続く信 号の場合をあらわす。後で説明するように、3S3Mで 示された箇所には、ファーストパルスの移動量TFの値 であって、3 Tのスペース部の後に3 Tのマーク部が続 く場合に必要な移動量の値が記憶される。この移動量T Fの値は、あるひとつのテスト用の光ディスクに対し て、たとえば試行錯誤的に求められ、図5(a)のテー 10 ブルを完成する。完成されたテーブルの内容は、テスト 用の光ディスクと同じ組成を有する光ディスクの全てに 記憶させる。図5(b)の左のテーブルには、所定の初 期値が記憶されている。図5(b)の右のテーブルも同 様に、ラストパルスの移動量の修正前の初期値が記憶さ れている。

24

【0107】ファーストパルスの位置、すなわち始端パ ルス位置Tuは、マーク部と直前のスペース部に応じて 変化し、本実施の形態ではマーク部、スペース部ともに 3 T信号、4 T信号、5 T以上の信号の計3 通りに分類 し、マーク部とスペース部の組み合わせにより最大9通 りの移動量を設定する。

【0108】同様にラストパルスの位置、すなわち終端 パルス位置Tdは、マーク部と直後のスペース部に応じ て変化し、本実施の形態ではマーク部、スペース部とも に3 T信号、4 T信号、5 T以上の信号の計3 通りに分 類し、マーク部とスペース部の組み合わせにより最大9 通りの移動量を設定する。

【0109】移動量の設定についての詳しい説明は、本 願出願人の先の出願(特願平11-185298, アメ ルスの個数が1つ増え、Tだけ短くなるごとにマルチパ 30 リカ合衆国特許出願番号SN09/352, 211, 欧 州特許出願番号99113060.0)に開示されてお り、その内容は、本願の一部を構成するものとする。

> 【0110】図33は、図3の信号301における6T マーク部317と、それに対応する信号302の部分の 拡大図が示されている。この場合、6Tマーク部317 の直前には、4 Tスペース部316が存在している。4 Tスペース部があって6Tマーク部がある場合は、図5 (a) の左のテーブルにある4S5Mの分類に当てはま る。ここで、この分類に書き込まれるファーストパルス 40 移動量TFの初期値の修正について説明する。

【0111】図1の装置において、パターン発生回路1 25からパターン信号301が生成される。このパター ン信号301は、パルス発生回路111に送られると共 に、遅延回路139、パルス位置ずれ測定回路120、 およびメモリ129にも送られる。メモリ129には予 め図5(b)に示す2つのテーブルが記憶されている。 パルス位置ずれ測定回路120では、パターン信号30 1が記憶され、再生時に再生信号との比較に用いられ る。パルス発生回路111からは、パターン信号の記録 M, 4S3M等は、一種のアドレスであり、テーブルの 50 に必要なパルス信号302が出力される。たとえば、図

26 信号301により、4つの分類に対応するパルス信号の 移動が行われる。

4の上2段に示すように、パターン信号301のマーク部の立ち上がりエッジに応じて、パルス発生回路111からは、ファーストパルス401が出力され、それに続いてマルチパルス402、403、ラストパルス404が出力される。

【0112】パルス信号302は、遅延回路138で所 定時間(たとえば13T)遅延されて、パルス移動回路 11.0に送られる。メモリ129においては、送られて きたパターン信号301を分析し、過去10T以上の期 間内において、図5 (a) の18分類3S3M、3S4 M, 3S5M, 4S3M, 4S4M, 4S5M, 5S3 M, 5S4M, 5S5M, 3M3S, 4M3S, 5M3 S, 3M4S, 4M4S, 5M4S, 3M5S, 4M5 S、5M5Sの内のいずれかひとつに該当するものがあ るかどうかを検出する。たとえば、パターン発生回路1 25からパターン信号301における4Tスペース部3 16と、それに続く6Tマーク部317が出力された場 合、メモリ129は分類4S5M属する信号が送り出さ れたことを検出する。この検出に応答して、メモリ12 9は、テーブルの4S5Moに記憶されている移動量を 読み出し、パルス移動回路110に送る。初回の場合 は、移動量の初期値4S5Moが読み出される。パルス 移動回路110では、所定時間遅れて送られてきたパル ス信号202のファーストパルスを、移動量の初期値4 S 5 Moに基づいて移動させる。

【0113】図1、図33を用いて、ファーストパルスの移動について説明する。パルス移動回路110は、所定パターン、たとえば4S5M(4Tスペース部216と6Tマーク部217の連続)で分類されるパターンが、間もなく遅延回路139から送られてくることを、メモリ129から知らされると共に、その分類4S5Mのに対応する移動量TFをメモリ129から受ける。パルス移動回路110は、遅延回路139から送られてくる6Tマーク部317の立ち上がりパルスエッジ、すなわち図33のR1のタイミングでカウントを開始し、移動量TFをカウントする。遅延回路138から送られてきたファーストパルスは、パルス移動回路110においてカウント期間、すなわち、移動量TFだけ遅らされて出力される。

【0114】従って、図33に示すように、ファーストパルス移動量TFは、例えば信号301の立ち上がりエッジR1を基準とした場合、その基準R1からの時間差で表される。一例として、パルス移動量TFは3ns程度である。ファーストパルスはパルス幅を変更することなく移動される。

【0115】図3のパターン信号には、上述した図5 (a)の18分類の内、4つの分類が存在する。すなわち、期間321に現れる分類3M5S、期間322に現れる分類5S3M、期間323に現れる分類4S5M、期間324に現れる5M4Sである。従って、パターン

【0116】このように移動されたパルスに従って、レ ーザ駆動が行われ、マークの記録が実行される。図3に 記録マーク304を示す。好ましい実施の形態において は、図3に示すパターン信号301(309から320 まで)は、繰り返し出力され、トラック1周にわたり記 録される。トラック1周の記録が終わると、そのトラッ ク1周が再生される。再生は、光検出器108から得ら 10 れた光信号が電気信号に変換されて、プリアンプ11 2、ローパスフィルタ113、イコライザ114、2値 化回路115において処理され、2値化回路115から 再生信号305が出力される。再生信号305は、パル ス位置ずれ測定回路120に入力される。パルス位置ず れ測定回路120には、トラック1周からの再生信号3 05が繰り返し入力され、分類に対応した期間321、 322、323、324が個別に読み取られ、それぞれ 期間の平均値が個別に求められる。

【0117】パルス位置ずれ測定回路120では、記録 時に記録されたパターン信号301から得られた分類に対応した期間321、322、323、324と、再生された信号305から得られた同期間の平均値をそれぞれ比較し、パルスの位置ずれが生じているかどうかを検出する。上述の例について説明すれば、パターン信号301におけるスペース部316とマーク部317とを加えた時間と、再生信号305における対応した期間324の平均値とを比較し、両者の差を求める。差がある場合はパルスの位置ずれが生じていると判断され、その差はメモリ129に送られる。メモリ129では、その差はメモリ129に送られる。メモリ129では、その差はメモリ129に送られる。メモリ129では、その差が、移動量の初期値4S5Moが原因となって生じたものであるので、移動量の初期値4S5Moを、差に応じて増減させ、移動量の修正を行い、修正された値を分類4S5Mに上書きする。

【0118】上述の説明では、一回の帰還ループ(110、109、108、112、115、120、126、129)により修正された値が分類4S5Mに上書きされたが、帰還を複数回行ってもよい。以上のようにして、図33におけるファーストパルス移動量TFの修正を行う。

り 【0119】同様にラストパルスの移動量は、マーク部と直後のスペース部に応じて変化し、本実施の形態ではマーク部、スペース部ともに3T、4T、5T以上の計3通りに分類し、マーク部とスペース部の組み合わせにより最大9通りの移動量を設定する。ラストパルスもファーストパルスと同様な方法でパルス移動量TLの修正を行う。

【0120】また、図33に示すように、上述と同様に してラストパルス移動量TLが修正される。ラストパル ス移動量TLは、マーク部の終端エッジから2T前方に 50 ずれた新たな基準R2から、ラストパルスの終端エッジ までの時間間隔を言い、ファーストパルスで説明した上記の帰還ループにより、この時間間隔が修正される。 T L は本実施の形態では 1 1 n s 程度である。ここで T L の値が変わってもラストパルスの幅は変化せず、本実施の形態では同じ幅のまま時間軸を移動する。

【0121】図3において、306は修正された移動量のテーブル(図5(a))を用いて得られたパルス移動回路110の出力信号、307はこの出力信号によって記録されたマーク、308は、このマークによって再生された再生信号を示す。修正前の移動量のテーブル(図5(b))を用いて得られた再生信号305は、オリジナルのパターン信号301とは誤差を生じているが、修正後の移動量のテーブル(図5(a))を用いて得られた再生信号308は、オリジナルのパターン信号301とはほとんど誤差を生じていない。

【0122】以上の説明においては、図3のパターン信号301を用いて、18分類の内、4つの分類について移動量の修正を行ったが、残りの分類の修正は、別のパターン信号を用いて行われる。図6のパターン信号601を用いて、分類4M5S、5S4M、3S5M、5M203Sについて移動量の修正を行う。図7のパターン信号701を用いて、分類4M4S、3M3S、4S4M、3S3Mについて移動量の修正を行う。図8のパターン信号801を用いて、分類4M3S、4S3Mについて移動量の修正を行う。図9のパターン信号901を用いて、分類3M4S、3S4Mについて移動量の修正を行う。図9のパターン信号901を用いて、分類3M4S、3S4Mについて移動量の修正を行う。

【0123】なお分類5M5S、5S5Mについては、ある初期値を定めても良いし、もしくは図32のパターン信号3201を用いて、移動量の修正を行う。なお、分類5M5S、5S5Mについて移動量の修正は、マーク、スペース共にもっとも長い周期ものであり熱干渉の影響がもっとも少ない分類であるため、各遅延量は少なく、他の遅延量を決める参考基準として用いることができるため他の分類の修正より先に行うほうが好ましい。

なおパターン信号の記録前は、図5 (b) に示すように、所定の初期値が設定されている。この初期値は、個別的に経験的に求められた値でもよいし、全て同じ値であってもよい。同じ値の例としては、たとえば、図5

(b) の左のテーブルにあっては、5 S 5 M の場合にお 40 けるファーストパルス移動量の値、例えば1 n s でもよい。また、同図の右のテーブルにあっては、5 M 5 S に設定されている値でもよい。なお、この場合、図 4 に示すように、ファーストパルス 4 0 1 とマルチパルス 4 0 2 の間の時間長さが 0 . 5 T になるように分類 5 S 5 M に設定される値を決定し、マルチパルス 4 0 3 とラストパルス 4 0 4 の間の時間長さが 0 . 5 T になるように分類 5 M 5 S に設定される値を決定する。なお分類 5 S 5 M と分類 5 M 5 S に設定される値を他の方法で求めても良い。 50

5角2000-231727 - 28

【0124】一例を図32に示す。 図32において、 3201は特定パターン信号発生回路125の出力信号 である6 T単一周期信号、3202はパルス発生回路1 11の出力信号、3203はパルス移動回路110の出 ・力信号、3204は信号303のようにピークパワー、 バイアスパワーを変調して記録した結果、光ディスク1 01のトラック上に生成されるマークの模式図である。 3201、3202、3203は同じ時間軸上にはない が、分かりやすくするために、対応する箇所が縦に並ぶ ように図示してある。図32のパターン信号は、6T間 隔でマークとスペースが連続する単一周期信号であり、 上述した図5(a)の18分類の内、5S5M、5M5 Sの2つの分類が存在する。図32において信号320 3に従ってレーザ駆動が行われ、マークの記録が実行さ れる。好ましい実施の形態においては、図32に示すパ ターン信号3201は、繰り返され、トラック1周にわ たり記録される。トラック1周の記録が終わると、その トラック1周が再生される。再生は、光検出器108か ら得られた光信号が電気信号に変換されて、プリアンプ 112、ローパスフィルタ113、イコライザ114に おいて処理され、イコライザ114から再生信号320 5が出力されて、アシンメトリ検出回路140および二 値化回路115に入力される。二値化回路115は、二 値化回路の出力信号において、マークに対応する出力レ ベルと、スペースに対応する出力レベルの間隔が等しく なるようにスライスレベル信号3209を調整し、上記 スライスレベル信号3209がアシンメトリ測定回路1 40に入力される。アシンメトリ測定回路では再生信号 3205の最小値3210と最大値3211の平均値 30 と、スライスレベル信号3212とを比較し、両者の差 もしくは比が規定範囲外であるときは、3204におけ るマーク部分とスペース部分の長さがずれており、この ずれはファーストパルスおよびラストパルスの位置ずれ に起因していると判断され、両者の差の正負に応じて例 えばファーストパルスとラストパルスが反対方向に同一 時間だけ移動するように、移動量の初期値5S5Moと 5M5S0を修正し、メモリ129に修正された値を上 書きする。一回の帰還ループ(110、109、10 8、112、114、115、140、129) により 修正された値5S5Mおよび5M5Sが上書きされても よいし、帰還を複数回行ってもよい。以上のように6T マークが正しい長さで記録されるように5S5Mと5M 5 S が決定される。基準となるマークの物理的な長さを 正しくすることにより、他の分類のマークも正しい長さ になり、よりジッタの少ない記録が実現できる。 【0125】ここで、さらに図38の表に示したオプシ

ョンについて説明する。 【0126】図15に示される光ディスク1501にお

いて、1503に、ディスク製造時の最適な、もしくは 50 代表的なマーク始端部分と終端部分の位置情報に加え て、上記アシンメトリの情報を記録してもよい。一般的 にアシンメトリは小さい方が望ましいが、ディスクの記 録膜構成等に依存して、わずかながら最適な値が異な

【0127】例えば図32において、((3215+3 214)/2-3216)/(3215-3214) σ 値が1.05となるときが最適である場合に、ディスク に最適なアシンメトリの値(1.05もしくは1.05 に所定の演算を施した値)を記録しておくことにより、 より詳細に分類5S5Mと分類5M5Sに設定される値 10 0の出力信号を示す。604は信号603によって記録 を求めることができる。

【0128】パルス移動回路110の出力信号303は レーザ駆動回路109に入力され、信号303における Hレベルの時間がピークパワーで発光し、Lレベルの時 間がバイアスパワーで発光することにより図3の304. に示す様なマーク列が形成される。

【0129】再生時には、半導体レーザ103から出射 されたレーザ光はコリメータレンズ104で平行光にさ れた後、ビームスプリッタ105に入射され、ビームス プリッタ105を透過した光は、対物レンズ106によ って集光されて光スポットとして光ディスク101に照 射される。

【0130】光ディスク101で反射された光は、対物 レンズ106で集光され、再びビームスプリッタ105 に進み、ビームスプリッタ105で反射された光は、集 光レンズ107により集光され、光検出器108に結像 される。

【0131】光検出器108において光量は電気信号に 変換されて、プリアンプ112に入力されて増幅され . る。さらにプリアンプ112の出力信号はローパスフィ ルタ113で高域周波数の信号を遮断され、イコライザ 114で波形等価が行われ、2値化回路115において 所定のスライスレベルより 2 値化され、0、1の信号列 に変換された信号305が出力され、パルス位置ずれ測 定回路120に入力される。パルス位置ずれ測定回路1 20は、特定のエッジのエッジ間隔もしくはエッジ間隔 のジッタを測定し、ここでは信号305における特定の エッジ間隔321、322、323、324を測定す る。

【0132】図3におけるエッジ間隔321が正規の9 Tよりも長い場合には、バス126を介して、図5

(a) のラストパルス移動量3M5Sの設定を、現在の 値3M5Soから、ずれの分だけ小さくする。同様に、 エッジ間隔322が正規の9Tよりも長い場合には、バ ス126を介して、図5 (a) のファーストパルス移動 量5S3Mを、現在の値5S5Moから、ずれの分だけ 大きくする。同様に、エッジ間隔323、324につい ても、それぞれのずれの分だけ4S5Mの値、5M4S の値を更新する。

【0133】4つの設定の更新が終了すると、再度第1

の特定パターン信号301を記録し、エッジ間隔を測定 する。4つのエッジ間隔の全てについて同時に、正規の 値と測定したエッジ間隔との差が一定値以下になるまで 同様のサイクルを繰り返す。

30

【0134】第1の特定パターン信号の記録が終了する と第2の特定パターン信号を記録する。図6において、 601は位置調整用特定パターン発生回路125の出力 信号である第2の特定パターン信号、602はパルス発 生回路111の出力信号、603はパルス移動回路11 され、光ディスク101のトラック上に生成されるマー クを示す。以下、第1の特定パターンの場合と同様のや り方で、図5 (a) のファーストパルス5 S 4 M、3 S 5Mおよびラストパルス4M5S、5M3Sの設定を更 新する。

【0135】第2の特定パターン信号の記録が終了する と第3の特定パターン信号を記録する。図7において、 701は位置調整用特定パターン発生回路125の出力 信号である第3の特定パターン信号、702はパルス発 生回路111の出力信号、703はパルス移動回路11 0の出力信号を示す。704は信号703によって記録 され、光ディスク101のトラック上に生成されるマー クを示す。図17では710~711の10T(6Tス ペース/4Tマーク)と、712~713の10T(4 Tマーク、10Tスペース)が重なり、連続する波形と なって現れるため、被測定信号710~711が次の被 測定信号712~713と重なり、被測定信号を正確に 分離して測定することが難しくなる。そこで2つの10 Tの長さがほぼ同一になるとジッタが最小になることを 30 利用してジッタメータ等で代用して測定できる。上記以 外は第1の特定パターンの場合と同様のやり方で、図5 (a) のファーストパルス4S4M、3S3M、ラスト パルス4M4S、3M3Sの設定を更新する。

【0136】なお第3の特定パターンにおいてエッジの ジッタが最小になる条件は、エッジの間隔が正規の時間 になる条件と等価である。例えばエッジ間隔729、7 30が共に正規の9Tの時間間隔になっていれば、9T のエッジ間隔のジッタも最小となるが、少なくともどち らか一方が9下から少しでもずれていれば9下のエッジ 間隔のジッタも大きくなる。

【0137】第3の特定パターン信号の記録が終了する と第4の特定パターン信号を記録する。図8において、 801は位置調整用特定パターン発生回路125の出力 信号である第4の特定パターン信号、802はパルス発 生回路111の出力信号、803はパルス移動回路11 0の出力信号を示す。804は信号803によって記録 され、光ディスク101のトラック上に生成されるマー クを示す。以下、第1の特定パターンの場合とほぼ同様 のやり方で、図5 (a) のファーストパルス4S3M、

50 およびラストパルス4M3Sの設定を更新する。

【0138】第4の特定パターン信号の記録が終了すると第5の特定パターン信号を記録する。図9において、901は位置調整用特定パターン発生回路125の出力信号である第5の特定パターン信号、902はパルス発生回路111の出力信号、903はパルス移動回路110の出力信号を示す。904は信号903によって記録され、光ディスク101のトラック上に生成されるマークを示す。以下、第4の特定パターンの場合と同様のやり方で、図5(a)のファーストパルス3S4M、ラストパルス3M4Sの設定を更新する。

【0139】以上のように、データの記録に先立って、マークの始端位置を、記録するマーク部およびその前のスペース部の長さにより求め、マークの終端位置を、記録するマーク部およびその後のスペース部の長さにより求めることにより、記録時の熱蓄積や熱干渉の影響を記録時に補償して、ジッターの少ない記録を実現することができる。

【0140】さらに、実際に記録する記録装置を用いて 光ディスクに試し記録を行い、マークの始端位置、終端 位置を決定することにより、特定の記録装置と特定の光 20 ディスクの組み合わせに対する最適なマークの始端位 置、終端位置を得ることが出来る。

【0141】なお本実施の形態では、第1の特定パター ンから第5の特定パターンを試し記録して、エッジの間 隔が正規の時間になるように、もしくはエッジ間隔のジ ッタが最小になるように調整いるが、試し記録により入 力信号に応じたマークの始端位置、終端位置を決定する ことができるのであれば、他の特定パターンでも良く、 また他の調整方法でも良い。 なお本実施の形態では、 特定パターン信号の記録前は、図5(b)に示すよう に、マーク、スペースとも5T以上の場合における、フ ァーストパルスの設定である5S5Mと、ラストパルス の設定である5M5Sが、全てのマーク部に適応されて いるが、例えばファーストパルス位置の5S5Mと4S 5Mと3S5Mの3つの設定に着目した場合、3つとも マーク長が同じで、直前のスペース長のみが異なるの で、設定値の大きさを比較した際に、585M<485 M<3S5Mもしくは、5S5M>4S5M>3S5M と単調性を示しやすい。

【0142】図10はファーストパルスの設定において5S5M<4S5M<3S5Mとなる場合の一例の説明図である。スペース長が短くなるほど、直前のマークからの熱が伝わって、直後のマークの始端部分が伸びる。【0143】図11はラストパルスの設定において5S5M<4S5M<3S5Mとなる場合の一例の説明図である。スペース長が短くなるほど、直後のマークの始端部分からの熱が、直前のマークの終端部分に伝わり、直前のマークの終端部分が徐冷になって後退する。

【0144】始端位置、終端位置のスペースに対する変 置と終端位置の最適な位置情報を再生し、記録装置に設化の方向や大きさは、ディスク構造や、膜組成に依存す 50 定することにより、試し記録を行うことなく、ディスク

るが、単調性を利用すれば、例えばファーストパルス位置の5S5Mと3S5Mの設定が決定した際に、4S5Mの初期値を5S5Mと3S5Mの平均値とすることにより、4S5Mの設定を決定するまでに必要な試し記録の回数を減らすことができる。

32

【0145】同様に例えばファーストパルス位置の5S4Mと4S4Mの設定が決定した際に、3S4Mの初期値を4S4Mとする、もしくは例えば5S4M<4S4Mのときに、4S4Mと5S4Mの差を4S4Mから減じた値を初期値とすることにより、3S4Mの設定するまでに必要な試し記録の回数を減らすことができる。

【0146】以上のように図5(a)における各設定の 縦方向の関係を利用することによって、試し記録の回数 を減らすことができる。

【0147】なお本実施の形態では、ファーストパルス、ラストパルスはマーク、スペースの組み合わせに応じて移動するとしているが、ファーストパルス、ラストパルスのパルス幅を変化させる記録方式においても同様の方法で、パルス幅の最適化を行うことができる。一例を図12に示す。

【0148】図12は光ディスク1201の平面図である。図12において、1202はデータ領域である。1203は入力信号に応じたファーストパルス、ラストパルスの調整方式を決定するための情報が記録されている領域であり、ディスクの最内周に凹凸のピット列で構成されている。1204は試し記録領域である。試し記録に先だって領域1203を再生することにより、調整方式が、例えばファーストパルス、ラストパルスを移動させる方式なのか、もしくはパルス幅を変化させる方式なのかを知ることができる。

【0149】次に図1の記録装置に、図13に示される 光ディスク1301を装着した場合について説明する。 図13において1302はデータ領域である。1303 はディスク製造時の最適な、もしくは代表的なマーク始 端部分と終端部分の少なくともいずれか一方の位置情 報、すなわち駆動パルスの始端パルス位置Tuと終端パ ルス位置Tdの少なくともいずれか一方の値、が記録されている領域であり、ディスクの最内周に凹凸のピット 列で構成されている。

【0150】光ディスク1301が記録装置に装着されると、光ヘッドは、上記マーク始端部分と終端部分の最適な位置情報が記録されている領域1303に移動して、上記領域1303を再生し、再生データ信号128が、パルス位置設定回路129に入力され、マーク始端部分と終端部分の最適な位置情報が、バス126を介してパルス移動回路110に設定される。

【0151】以上のように、光ディスク1301の領域 1303に記録された、入力信号に応じたマーク始端位 置と終端位置の最適な位置情報を再生し、記録装置に設 定することにより、試し記録を行うことなく、ディスク 構造や記録膜等の光ディスクのタイプが異なっても、最 適な記録を行うことができる。

【0152】なお領域1303に記録されているマーク 始端部分と終端部分の最適な位置情報は、全てのディス クごとに求めなくても良く、ディスクごとのばらつきが 小さければ、同一のディスク構造、同一の記録膜組成の ディスクから求めた値が、代表値として記録されていて も良い。

【0153】また、図14は光ディスク1401の平面 図である。図14において1402はデータ領域であ る。1403は入力信号に応じたファーストパルス、ラ ストパルスの調整方式を決定するための情報が記録され ている領域であり、ディスクの最内周に凹凸のピット列 で構成されている。1404はディスク製造時の最適 な、もしくは代表的なマーク始端部分と終端部分の少な くともいずれか一方の位置情報が記録されている領域で あり、ディスクの最内周に凹凸のピット列で構成されて いる。領域1403を再生することにより、調整方式 が、例えばファーストパルス、ラストパルスを移動させ る方式なのか、もしくはパルス幅を変化させる方式なの かも知ることができる。

【0154】なおディスクに照射される光スポットの形 状の違い等、記録装置側にばらつきがあると、記録に最 適なマーク始端部分とマーク終端部分の最適な位置は異 なるので、特定の領域に記録されているディスク製造時 における最適な、もしくは代表的な位置情報を再生し て、その状態を初期値として試し記録を行っても良い。

【0155】これにより、ディスク構造や記録膜等の違 いによらず、唯一の初期値から試し記録を始める場合に 比べて、ディスク製造時の最適な位置を初期値とするこ とにより、データを記録する際の最適な位置が決定され るまでに繰り返される特定パターンの記録の回数が減 り、最適化に要する時間を短縮することができる。一例 を図15に示す。

【0156】図15は光ディスク1501の平面図であ る。図15において1502はデータ領域である。15 03はディスク製造時の最適な、もしくは代表的なマー ク始端部分と終端部分の位置情報が記録されている領域 であり、ディスクの最内周に凹凸のピット列で構成され ている。1504は試し記録領域である。領域1503 を再生した後に、領域1504にて試し記録を行うこと により、唯一の設定値でデータの記録を行う場合に比べ て、より最適な記録を実現することができる。

【0157】また、図16は光ディスク1601の平面 図である。図16において1602はデータ領域であ る。1603は入力信号に応じたファーストパルス、ラ ストパルスの調整方式を決定するための情報が記録され ている領域であり、ディスクの最内周に凹凸のピット列 で構成されている。1604はディスク製造時の最適

情報が記録されている領域であり、ディスクの最内周に 凹凸のピット列で構成されている。領域1603を再生 することにより、調整方式が、例えばファーストパル ス、ラストパルスを移動させる方式なのか、もしくはパ ルス幅を変化させる方式なのかも知ることができる。1 605は試し記録領域である。領域1603、1604 を再生した後に、領域1605にて試し記録を行うこと により、唯一の設定値でデータの記録を行う場合に比べ て、より最適な記録を実現することができる。

34

【0158】次に図1の記録装置に、図17に示される 10 光ディスク1701を装着した場合について説明する。 図17において1702はデータ領域である。1703 はディスク製造時の最適な、もしくは代表的なマーク始 端部分と終端部分の位置情報(一般) が記録されている 領域であり、ディスクの最内周に凹凸のピット列で構成 されている。1704は試し記録を行う領域である。1 705は上記試し記録により決定された結果のデータで あるマーク始端部分と終端部分の位置情報(特定)を記 録する領域である。

【0159】この場合、試し記録により決定された結果 のデータと共に、試し記録を行った記録装置の固有情報 (たとえば記録装置の製造会社名,製品番号,製造場 所、製造年月日など)を領域1705に記録する。

【0160】このように、領域1705に試し記録によ り決定された結果のデータと、試し記録を行った記録装 置の固有情報を対として記録することにより、光ディス ク1701を同じ記録装置に装着してデータを記録する 際に、上記領域1705を再生してマーク始端部分と終 端部分の位置情報(特定)を得ることにより、試し記録 30 を行わなくても、記録装置のばらつきを考慮した記録を 実現することができる。

【0161】なお、領域1705には、複数対の、試し 記録により決定された結果のデータと、試し記録を行っ た記録装置の固有情報を記録することが出来る。

【0162】さらに次回に光ディスク1701を上記記 録装置に装着してデータを記録する際に、領域1705 を再生してマーク始端部分と終端部分の位置情報(特 定)を得た後に、領域1704において試し記録を行う ことにより、唯一の初期値から試し記録を始める場合 や、凹凸のピット列で構成されている、ディスク製造時 の最適な、もしくは代表的なマーク始端部分と終端部分 の位置情報(一般) が記録されている領域1703を初 期値として試し記録を行う場合に比べて、記録装置のば らつきを考慮している分、最適な位置が決定されるまで に繰り返される特定パターンの記録の回数が減り、最適 化に要する時間をより短縮することができる。

【0163】また、図18は光ディスク1801の平面 図である。図18において1802はデータ領域であ る。1803は入力信号に応じたファーストパルス、ラ な、もしくは代表的なマーク始端部分と終端部分の位置 50 ストパルスの調整方式を決定するための情報が記録され

ている領域であり、ディスクの最内周に凹凸のピット列 で構成されている。1804はディスク製造時の最適 な、もしくは代表的なマーク始端部分と終端部分の位置 情報(一般)が記録されている領域であり、ディスクの最 内周に凹凸のピット列で構成されている。

【0164】1805は試し記録領域である。1806 は上記試し記録により決定された結果のデータであるマ ーク始端部分と終端部分の位置情報(特定)を記録する 領域である。領域1803を再生することにより、調整 方式が、例えばファーストパルス、ラストパルスを移動 10 させる方式なのか、もしくはパルス幅を変化させる方式 なのかも知ることができる。

【0165】この場合、試し記録により決定された結果 のデータと共に、試し記録を行った記録装置の固有情報 (たとえば記録装置の製造会社名, 製品番号, 製造場 所、製造年月日など)を領域1806に記録する。

【0166】このように、領域1806に試し記録によ り決定された結果のデータと、試し記録を行った記録装 置の固有情報を対として記録することにより、光ディス ク1801を同じ記録装置に装着してデータを記録する 際に、上記領域1806を再生してマーク始端部分と終 端部分の位置情報(特定)を得ることにより、試し記録 を行わなくても、記録装置のばらつきを考慮した記録を 実現することができる。

【0167】なお、領域1806には、複数対の、試し 記録により決定された結果のデータと、試し記録を行っ た記録装置の固有情報を記録することが出来る。

【0168】以上説明した図2および図12から図18 に示されている光ディスクについての構成をまとめたも のを図38の表に示す。

【0169】以下、図38の表においてオプションとし て追加される情報について説明する。

【0170】図12の光ディスク1201において、領 域1203に、調整方式以外にも、光ディスク1201 に固有の情報(光ディスクの製造会社名、製品番号、製 造場所、製造年月日、ディスク構造、記録膜組成など) を記録してもよい。この場合は、上記光ディスク120 1に固有の情報と、試し記録により決定するマーク始端 部分と終端部分の位置情報を、記録装置のメモリ130 に格納しても良い。

【0171】メモリ130には、新たなディスクが装着 されると、そのディスクの固有情報と、マーク始端部分 と終端部分の位置情報が格納される。これにより、色々 なディスク(メーカーが異なったもの、バージョンが異 なったものなど)についてのディスク固有情報と、マー ク始端部分と終端部分の位置情報とがメモリ130に蓄積 される。

【0172】過去に装着されて記録を行ったディスクと 同じディスクが再び装着されると、装着されたディスク すと共に、このディスク固有情報をメモリ130に蓄積さ れたディスク固有情報と照合し、メモリ130から装着 されたディスクのマーク始端部分と終端部分の位置情報 を読み出す。これにより、最適な位置が決定されるまで に繰り返される特定パターンの試し記録が不要になる、 もしくは試し記録の回数が減り、最適化に要する時間を より短縮することができる。

36

【0173】また図15の光ディスク1501におい て、領域1503に、マーク始端部分と終端部分の位置 情報以外にも、光ディスク1501に固有の情報(光デ ィスクの製造会社名、製品番号、製造場所、製造年月 日、ディスク構造、記録膜組成など)を記録してもよ い。この場合は、上記光ディスク1501に固有の情報 と、試し記録により決定するマーク始端部分と終端部分 の位置情報を、記録装置のメモリ130に格納しても良

【0174】過去に装着されて記録を行ったディスクと 同じディスクが再び装着されると、装着されたディスク のディスク固有情報を、領域1503を再生して読み出 すと共に、このディスク固有情報をメモリ130に蓄積 されたディスク固有情報と照合し、メモリ130から装 着されたディスクのマーク始端部分と終端部分の位置情 報を読み出す。これにより、最適な位置が決定されるま でに繰り返される特定パターンの試し記録が不要にな る、もしくは試し記録の回数が減り、最適化に要する時 間をより短縮することができる。

【0175】また図16の光ディスク1601におい て、領域1603に、調整方式以外にも、光ディスク1 601に固有の情報(光ディスクの製造会社名、製品番 30 号、製造場所、製造年月日、ディスク構造、記録膜組成 など)が記録されている場合には、上記光ディスク16 01に固有の情報と、試し記録により決定するマーク始 端部分と終端部分の位置情報を、記録装置のメモリ13 0に格納しても良い。

【0176】過去に装着されて記録を行ったディスクと 同じディスクが再び装着されると、装着されたディスク のディスク固有情報を、領域1603を再生して読み出 すと共に、このディスク固有情報をメモリ130に蓄積さ れたディスク固有情報と照合し、メモリ130から装着 40 されたディスクのマーク始端部分と終端部分の位置情報 を読み出す。これにより、最適な位置が決定されるまで に繰り返される特定パターンの試し記録が不要になる、 もしくは試し記録の回数が減り、最適化に要する時間を より短縮することができる。

【0177】また図17の光ディスク1701におい て、領域1703に、マーク始端部分と終端部分の位置 情報以外にも、光ディスク1701に固有の情報(光デ ィスクの製造会社名、製品番号、製造場所、製造年月 日、ディスク構造、記録膜組成など)を記録してもよ のディスク固有情報を、領域1203を再生して読み出 50 い。この場合は、上記光ディスク1701に固有の情報

と、試し記録により決定するマーク始端部分と終端部分 の位置情報を、記録装置のメモリ130に格納しても良

【0178】過去に装着されて記録を行ったディスクと 同じディスクが再び装着されると、装着されたディスク のディスク固有情報を、領域1703を再生して読み出 すと共に、このディスク固有情報をメモリ130に蓄積 されたディスク固有情報と照合し、メモリ130から装 着されたディスクのマーク始端部分と終端部分の位置情 報を読み出す。これにより、最適な位置が決定されるま 10 でに繰り返される特定パターンの試し記録が不要にな る、もしくは試し記録の回数が減り、最適化に要する時 間をより短縮することができる。

【0179】また図18の光ディスク1801におい て、領域1803に、調整方式以外にも、光ディスク1 801に固有の情報(光ディスクの製造会社名、製品番 号、製造場所、製造年月日、ディスク構造、記録膜組成 など)が記録されている場合には、上記光ディスク18 01に固有の情報と、試し記録により決定するマーク始 端部分と終端部分の位置情報を、記録装置のメモリ13 0に格納しても良い。

【0180】過去に装着されて記録を行ったディスクと 同じディスクが再び装着されると、装着されたディスク のディスク固有情報を、領域1803を再生して読み出 すと共に、このディスク固有情報をメモリ130に蓄積さ れたディスク固有情報と照合し、メモリ130から装着 されたディスクのマーク始端部分と終端部分の位置情報 を読み出す。これにより、最適な位置が決定されるまで に繰り返される特定パターンの試し記録が不要になる、・ もしくは試し記録の回数が減り、最適化に要する時間を より短縮することができる。 図34、図35を用いて より詳細なディスクレイアウトを説明する。図34と図 35とを上下につなぎ合わせたものが、ディスクの最内 周からピット領域、ミラー領域、記録領域の順に最外周 までに配置される種々の領域を示す。

【0181】ピット領域は、イニシャルゾーンとその外 周側のコントロールデータゾーンにより構成される。光 ディスクの最内周にイニシャルゾーンがあることによ り、光ヘッドが誤って目標より内周側に移動しても、サ ーボが外れにくくなる効果がある。コントロールデータ ゾーンには、ディスクタイプ、再生パワー、パルス調整 方式、前照射パワー情報、後照射パワー情報、ファース トパルス、ラストパルスのパルス位置情報、光ディスク の製造会社、ロット番号、製品番号等のディスク固有情 報が記録されている。コントロールデータゾーンの内容 では傷や汚れにより再生できなくなるのを防止するために 複数セット記録されている。

【0182】ミラー領域は、ピット領域と記録領域を結 合する領域である。ミラー領域には何も記録されておら

ラー領域を通過したことは容易に認識することができ、 特定場所へ光ヘッドの移動をより正確に実施することが できる。

38

【0183】記録領域は、ガードトラックゾーン1、デ ィスクテストゾーン1, ドライブテストゾーン1、記録 装置固有情報記録ゾーン1、欠陥管理領域1、データ領 域、欠陥管理領域2、記録装置固有情報記録ゾーン2、 ドライブテストゾーン2、ディスクテストゾーン2、ガ ードトラックゾーン2から構成されている。

【0184】ガードトラックゾーン1は、ミラー領域直 後でサーボが安定しない場合があるので未記録領域と し、記録を行わない。

【0185】ディスクテストゾーン1はディスク製造者 によって使用される領域である。ディスクテストゾーン 1で、ディスクに記録を行う際のパワーや最適なパルス 位置を決定もしくは確認を行う。

【0186】ドライブテストゾーン1は記録装置によっ て使用される領域である。ドライブテストゾーンとディ スクテストゾーンを分離することにより、ディスク製造 20 メーカーは、ディスクテストゾーンで任意の記録を行う ことができる。

【0187】記録装置固有情報記録ゾーン1は、光ディ スクが新たな記録装置に、記録を目的として装着される たびに、新たな記録装置に関するデータが追加されるゾ ーンである。記録装置にディスクが装着されると、ディ スクの記録装置固有情報記録ゾーン1から記録装置固有 情報1~nが読み出される。読み出された記録装置固有 情報1~nの中に、ディスクが装着された記録装置の記 録装置固有情報と同じものが含まれているかどうかが判 断される。ディスクが装着された記録装置の記録装置固 有情報は、たとえばメモリ130に含まれており、ま た、同じものが含まれているかどうかが判断は、メモリ 130を制御するCPU(図示せず) により行うことが 可能である。

【0188】同一のものが記録されていない場合、すな わち、ディスクが新たな記録装置に装着された場合は、 記録装置固有情報、前照射パワー情報、後照射パワー情 報、パルス位置情報がワンセットとして、記録装置固有 情報記録ゾーン1に記録される。この場合、前照射パワ 40 一情報、後照射パワー情報、パルス位置情報を試し書き 等を行って得るために数秒から十数秒の時間を必要とす

【0189】同一のものが記録されている場合、すなわ ち、ディスクが以前同じ記録装置に装着されたことがあ る場合は、記録装置固有情報記録ゾーン1から同一と判 断された記録装置固有情報に属する前照射パワー情報、 後照射パワー情報、パルス位置情報が読み出される。読 み出された前照射パワー情報、後照射パワー情報はメモ リ132に送られる一方、パルス位置情報はメモリ12 ず、信号が再生されないので、光ヘッドが移動中でもミ 50 9に送られる。この場合、前照射パワー情報、後照射パ

ワー情報、パルス位置情報を記録装置固有情報記録ソー ン1から読み出すだけなので、これら情報を得るため必 要な数秒から十数秒の時間を省くことができる。

【0190】このように、n個の異なった記録装置に、 当該ディスクが順次装着されれば、n個のセットの記録 装置固有情報、前照射パワー情報、後照射パワー情報、 パルス位置情報がディスクに記録される。好ましい実施 の形態においては、n個のセットを複数箇所、たとえば ディスクの内周側と外周側の2個所で記録する。このよ うにすれば、傷や汚れにより一方のデータが再生できな 10 くても、他方のデータを再生することが出来る。さら に、記録装置固有情報記録ゾーン1においても、同じ情 報が複数回記録されるようにしてもよい。

【0191】記録装置固有情報を再生して、かつてその 光ディスクに記録したことが判明すると、ドライブテス トゾーンで試し記録を行う際に、記録する内容を簡略化 することができる。特定の記録装置と、上記光ディスク と上記記録装置の組み合わせに依存する情報は、傷や汚 れにより再生できなくなるのを防止するために複数セッ ト記録されている。さらに記録装置固有情報記録ゾーン には複数の記録装置において、同様の記録を行う領域を 確保している。これは、記録装置が異なると、レーザパ ワーが微妙に異なるからである。

【0192】欠陥管理領域1は欠陥管理を行うための領

【0193】データ領域はユーザがデータを記録する領 域である。

【0194】欠陥管理領域2は欠陥管理を行うための領

【0195】記録装置固有情報記録ゾーン2は、記録装 30 置固有情報記録ゾーン1と同様に、記録装置を使って記 録した際に、上記記録装置の固有情報と、記録パワーや パルス位置情報等の上記光ディスクと上記記録装置の組 み合わせに依存する情報を記録する領域である。ディス ク固有情報記録ゾーンを内周側と外周側に分散して設け ることにより、片方が傷や汚れにより記録できなくなっ てももう片方に記録することができる。

【0196】ドライブテストゾーン2は、ドライブテス トゾーン1と同様に、記録装置によって試し記録に使用 される領域である。ドライブテストゾーンを内周側と外 周側に分散して設けることにより、片方が傷や汚れによ り記録できなくなってももう片方に記録することができ る。またディスクの反りが大きい場合に、内周と外周で 試し記録を行い、内周での結果と外周での結果から半径 位置ごとに記録パラメータを補間することができる。

【0197】ディスクテストゾーン2は、ディスクテス、 トゾーン1と同様に、光ディスク製造メーカーによって 試し記録に使用される領域である。ディスクテストゾー ンを内周側と外周側に分散して設けることにより、例え

荷基準とすることができる。

【0198】ガードトラックゾーン2は未記録領域と し、記録を行わない。光ディスクの最外周にガードトラ ックゾーン2があることにより、光ヘッドが誤って目標 より外周側に移動しても、サーボが外れにくくなる効果 がある。

【0199】以上のゾーンや領域は予めアドレスで管理 されており、記録装置は上記レイアウトと各ゾーンや領 域のアドレスの情報を予め把握しているものとする。

【0200】以上のゾーンや領域と、図2、図12から 図18に示した領域との対応関係は、図38の表に示さ れている。

【0201】また、図2の光ディスク201において も、光ディスク201に固有の情報(光ディスクの製造 会社名、製品番号、製造場所、製造年月日、ディスク構 造、記録膜組成など)を記録してもよい。この場合は、 上記光ディスク201に固有の情報と、試し記録により 決定するマーク始端部分と終端部分の位置情報を、記録 装置のメモリ130に格納しても良い。

【0202】過去に装着されて記録を行ったディスクと 同じディスクが再び装着されると、装着されたディスク のディスク固有情報を読み出すと共に、このディスク固 有情報をメモリ130に蓄積されたディスク固有情報と 照合し、メモリ130から装着されたディスクのマーク 始端部分と終端部分の位置情報を読み出す。これによ り、最適な位置が決定されるまでに繰り返される特定パ ターンの試し記録が不要になる、もしくは試し記録の回 数が減り、最適化に要する時間をより短縮することがで

【0203】なお本実施の形態では、マーク始端部分と 終端部分の最適な位置は、上記試し記録を行うことによ り決定されるが、上記決定に先立って、試し記録を行う 際の光ビームの照射パワー(ピークパワーとバイアスパ ワーを含む)を決定しても良い。このようにマーク始端 部分と終端部分の最適な位置が決定される前に、決定さ れる照射パワーを前照射パワーという。これに対し、マ ーク始端部分と終端部分の最適な位置が決定された後 に、決定される照射パワーを後照射パワーという。前照 射パワーは、マーク始端部分と終端部分の最適な位置を 40 決定するための照射パワーであり、後照射パワーは、デ ータ領域の実データを記録するための照射パワーであ る。照射パワーが最適値よりも大きくなったり、小さく なると、種種の不都合が生じる。以下、この不都合につ いて説明する。

【0204】マーク始端部分と終端部分の最適な位置 は、光ディスクの諸特性以外にも、試し記録を行う際の 照射パワーにも依存し、照射パワーが大きく異なると、 マーク始端部分と、マーク終端部分の最適な位置が決定 できない、もしくは決定したとしても、記録品質は悪 ばディスクの反りが、記録に与える影響を把握して、出 50 い。この理由を、図19を用いて説明する。

【0205】図19は最短マークである3T信号を異なる照射パワーで記録したときの、マーク形状と、再生波形の模式図である。1901は照射パワーが適切な場合のマーク形状で、マーク長と、スペース長はほぼ等しい。従って再生波形1902における再生振幅1911も大きい。

【0206】1903は照射パワーが小さい場合のマーク形状で、マーク長が、スペース長より短い。マーク長とスペース長が等しくないので、再生波形1904における再生振幅1912は再生振幅1911よりも小さくなる。

【0207】1905は、マーク形状が1903となる 照射パワーで、マーク形状が1903となる発光時間よりも長い発光時間で記録したときのマーク形状である。 発光時間を長くすることにより、マーク長とスペース長がほぼ等しくなるが、マーク幅は適切な照射パワーで記録した場合の1901のマーク幅よりも狭いので、再生波形1906における再生振幅1913は、再生振幅1911よりは小さい。

【0208】1907は照射パワーが大きい場合のマーク形状で、マーク長が、スペース長より長い。マーク長とスペース長が等しくないので、再生波形1907における再生振幅1914は再生振幅1911よりも小さくなる。

【0209】1909は、マーク形状が1907となる 照射パワーで、マーク形状が1907となる発光時間よりも短い発光時間で記録したときのマーク形状である。 発光時間を短くすることにより、マーク長とスペース長が近づくが、照射パワーが大きいために、等しくはならないので、再生波形1910における再生振幅1915は、再生振幅1911よりは小さい。

【0210】以上のように、照射パワーが小さいときにはマーク幅を必要な幅にすることが出来ないことにより、また照射パワーが大きいときには、マーク長とスペース長を等しくすることができないことにより、データの最適な記録を行えない場合がある。マーク始端部分と終端部分の最適な位置を決定するために試し記録を行う際、光ビームの照射パワーが決定されておれば、より確実にデータの最適な記録を行うことができる。

【0211】決定するパワーとしては、少なくともピークパワーとバイアスパワーがあるが、まずピークパワーの決定方法について説明する。光ディスク101が装着されると、光ヘッドは、最適な照射パワー値を決定するための領域202に移動する。このときスイッチ121において、接点122は接点124とつながっている。

【0212】まずパワー設定回路119によりピークパワー、バイアスパワーの初期値がレーザ駆動回路109に設定される。続いて記録データ発生回路127の単ーパターン発生回路127aの出力信号が変調回路126で変調され、スイッチ121を介してパルス発生回路1

11に入力されてパルス列に変換され、出力信号が遅延 回路138を介してパルス移動回路110に入力されて パルスの始端位置と終端位置が移動した信号が出力される。

【0213】図20に、変調回路126から出力される信号パターンの説明図を示す。信号パターンは、光ディスクに予め記録されていてもよいし、記録装置に予め記録されていてもよい。図20(a)は光ディスク101のセクタ構造の説明図であり、201はデータ領域、202は試し記録領域、2001はトラック、2002、2003はアドレス、2004はセクタである。

【0214】図20(a)のセクタ2004の構成を図20(b)に示す。セクタ2004は、図1におけるPLL116において同期を引き込むために必要な、4T周期の繰り返し信号であるVFO信号2005と、メインデータ2006から構成される。

【0215】メインデータ2006は、2007、2008、2009で表されるフレーム群から構成され、さらに例えばフレーム2007は、データの再生開始タイミングを決定するシンクマーク(sync mark)と、シンクマークに含まれる一定期間のマーク部とスペース部の総和の差であるDSV成分を0にするためのDSV補償パターン2011と、3T単一パターン2012とから構成される。3T単一パターンの例が、図20(c)に示されている。DSV補償パターン2011により、記録する信号パターンにおけるDSV成分が0になり、再生時に、上記信号パターンの適切な二値化が可能になる。

【0216】なお、本実施の形態では3T単一パターンが多く含まれる信号を記録しているが、単一周期のパタ の 一ンであれば、3T単一パターン2012の代わりに、4T以上の単一パターンでも良い。単一周期の信号を記録することにより、マーク始端部分と終端部分の最適な位置が決定されていないためにランダム信号の記録品質が悪い場合でも、適切な照射パワーを決定することができる。さらに変調前、もしくは復調後の信号を比較することにより、データ比較回路131に必要なメモリを小さくすることができる。

【0217】3T単一パターン2012の代わりに、4 T単一パターンを用いた場合には、VFO信号も4T周 の 期なので、VFO信号部とメインデータ部のアシンメト リがずれることがなく、より適切な二値化が可能にな る。

【0218】また、本実施の形態では3T単一パターンが多く含まれる信号を記録しているが、単一周期のパターンの代わりに、マーク始端部分と終端部分の最適な位置調整量が同一である分類に含まれる信号郡で構成されたパターンでも良い。同分類の信号郡を記録することにより、マーク始端部分と終端部分の最適な位置が決定されていないために全分類で構成されたランダム信号の記50 録品質が悪い場合でも、適切な照射パワーを決定するこ

とができる。

【0219】パルス移動回路110の出力信号はレーザ 駆動回路109に入力され、出力信号に応じて半導体レ ーザがピークパワーとバイアスパワーで発光し、マーク 列が形成される。

【0220】記録が終了するとマーク列の再生を行い、 復調回路117の出力信号がデータ比較回路131に入 力される。単一パターン発生回路127aの出力信号 も、データ比較回路131に入力され、記録データと再 生データの比較を行い、例えばBER(バイトエラーレ ート)が検出される。

【0221】図21にピークパワーとBERの関係を示 す。図21において横軸がピークパワーであり、縦軸が BERである。再生条件が等しければ、一般にBERが 小さいほど正確な記録が行われている。そこでバイアス パワーを固定したまま、ピークパワーを変えながら、同 様の記録再生を繰り返し、BERがある閾値になるピー クパワー2102 (たとえば8ミリワット) を見つけ、 一定のマージンを上乗せしたパワー(たとえば10ミリワ ット)を設定ピークパワーとする。このとき上乗せする マージン量を適切に設定しておくことにより、マーク始 端部分と終端部分の最適な位置を決定するために試し記 録を行う際のピークパワーを最適化することができる。 なおマージン量の上乗せの方法は、BERがある閾値に なるピークパワーにマージン定数(例えば1.2)を乗 じても良いし、あるマージン定数(例えば2mW)を加 算しても良い。

【0222】次にバイアスパワーの決定方法について説 明する。まずパワー設定回路119により先ほど決定し たピークパワーと、バイアスパワーの初期値がレーザ駆 30 動回路109に設定される。続いて変調回路126か ら、記録データ発生回路127の内のランダムパターン 発生回路127bからの信号に応じて、ランダム信号が 出力され、上記パワーにより記録が行われる。さらにそ の後、変調回路126から、記録データ発生回路127 の内の単一パターン発生回路 1 2 7 a からの信号に応じ て、3T単一パターンが多く含まれる信号が出力され、 上記パワーにより記録が行われる。

【0223】記録が終了するとマーク列の再生を行い、 復調回路117の出力信号がデータ比較回路131に入 力される。記録データ発生回路127の出力信号も、デ ータ比較回路131に入力され、記録データと再生デー タの比較を行い、BERが検出される。

【0224】図22にバイアスパワーとBERの関係を 示す。図22において横軸がバイアスパワーであり、縦 軸がBERである。再生条件が等しければ、一般にBE Rが小さいほど正確な記録が行われている。そこでピー クパワーを固定したまま、バイアスパワーを変えなが ... ら、同様の記録再生を繰り返し、BERがある閾値にな ット)とバイアスパワーの上限値2203 (例えば75 リワット)を見つけ、例えば下限値2202と上限値2 203の平均値(5ミリワット)を、マーク始端部分と

44

終端部分の最適な位置を決定するために試し記録を行う 際のバイアスパワーとする。

【0225】別の方法によるバイアスパワーの決定につ いて説明する。図23に示すように、ランダム信号を記 録した後に3T単一パターンが多く含まれる信号を記録 してBERを検出し、さらに、ランダム信号を記録した 10 後に11T単一パターンが多く含まれる信号を記録して 同様のBER検出を行う。3T単一パターン信号を用い た場合と、11 T単一パターン信号を用いた場合のそれ ぞれについて、下限値と上限値を求め、下限値の大きい 方の値2302と、上限値の小さい方の値2303との 平均値を、マーク始端部分と終端部分の最適な位置を決 定するために試し記録を行う際のバイアスパワーとして も良い。

【0226】最短間隔の信号である3T信号を記録した 際にBERが閾値以下となるバイアスパワーの範囲と、 最長間隔の信号である11T信号を記録した際にBER が閾値以下となるバイアスパワーの範囲が異なるときに は、両者が閾値以下となる範囲の平均値にバイアスパワ ーを設定することにより、バイアスパワーの設定をより 最適にすることができる。

【0227】以上のように、マーク始端部分と終端部分 の最適な位置を決定するための試し記録に先だって、上 記試し記録を行う際の最適な照射パワーを決定すること により、より最適な記録を実現することができる。

【0228】さらに、マークの始端位置、終端位置を実 際に記録する記録装置で、実際に記録されるディスクに 試し記録を行って照射パワーを決定することにより、記 録装置、記録されるディスクの組み合わせにおける最適 な記録を実現することができる。

【0229】なお本実施の形態では、再生信号品質を検 出する方法として、BERを検出しているが、再生信号 品質を検出できるのであれば、ジッタを検出する等の他 の方法でも良い。

【0230】ピークパワー決定の別の方法として、6T 単一周期信号のアシンメトリを検出する方法がある。-40 例を図36に示す。図36において、3601は特定パ ターン信号発生回路125の出力信号である6T単一周 期信号、3602はパルス発生回路111の出力信号、 3603はパルス移動回路110の出力信号、3604 は信号3603のようにピークパワー、バイアスパワー を変調して記録した結果、光ディスク101のトラック 上に生成されるマークの模式図である。3601、36 02、3603は同じ時間軸上にはないが、分かりやす くするために、対応する箇所が縦に並ぶように図示して ある。図36のパターン信号は、6 T間隔でマークとス るバイアスパワーの下限値2202(たとえば3ミリワ 50 ペースが連続する単一周期信号であり、上述した図5

(a) の18分類の内、5S5M、5M5Sの2つの分 類が存在する。図36において信号3603に従ってレ ーザ駆動が行われ、マークの記録が実行される。好まし い実施の形態においては、図36に示すパターン信号3 601は、繰り返され、トラック1周にわたり記録され る。トラック1周の記録が終わると、そのトラック1周 が再生される。再生は、光検出器108から得られた光 信号が電気信号に変換されて、プリアンプ112、ロー パスフィルタ113、イコライザ114において処理さ れ、イコライザ114から再生信号3605が出力され 10 5-3614) て、アシンメトリ検出回路140および二値化回路11 5に入力される。二値化回路115は、二値化回路の出 力信号において、マークに対応する出力レベルと、スペ ースに対応する出力レベルの間隔が等しくなるようにス ライスレベル信号3609を調整し、上記スライスレベ ル信号3609がアシンメトリ測定回路140に入力さ れる。アシンメトリ測定回路では再生信号3605の最 小値3610と最大値3611の平均値と、スライスレ ベル信号3612とを比較し、両者の差もしくは比が規 定範囲外であるときは、ピークパワーの値がずれている と判断され、両者の差もしくは比の正負に応じてピーク パワーを修正し、アシンメトリが規定範囲内に入るま で、ピークパワーを変化させて6 T単一周期信号の記 録、再生、アシンメトリ測定を行う。

【0231】ここで、さらに図38の表に示したオプションについて説明する。

【0232】図15に示される光ディスク1501において、1503に、ディスク製造時の最適な、もしくは代表的なマーク始端部分と終端部分の位置情報に加えて、上記マーク始端部分とマーク終端部分の位置を調整するための、前照射パワーの情報(ピークパワー、バイアスパワー、マージン定数、アシンメトリ)を記録してもよい。前照射パワーの情報には、ピークパワー、バイアスパワー、マージン定数、アシンメトリがあるが、記録されるのは全てであってもよいし、少なくともいずれか一つであってもよい。以下、同様である。

【0233】このディスクが装着されると、まず領域1503を再生して前照射パワーの情報を求める。続いて試し記録を行ってバイアスパワー(特定)を決定した後、領域1503から求められたピークパワー(一般)とバイアスパワー(一般)との比を求め、この比を試し記録により求めたバイアスパワー(特定)に乗ずることにより、ピークパワー(特定)の最適値を求めることが出来る。試し記録によりバイアスパワー(特定)を求めたのは、レーザの劣化や、レンズのくもりによりレーザパワーが落ちていることがあるからである。従って、ピークパワー(特定)決定のための試し記録を省略することができ、最適記録条件を求めるための時間を短縮することができる。

【0234】言うまでもなく、レーザパワーに変動がな 50

ければ、領域1503を再生して求めたピークパワー (一般) とバイアスパワー(一般) をそのまま利用しても よい。

46

【0235】またピークパワーを、アシンメトリを検出して求める場合、一般的にアシンメトリは小さい方が望ましいが、ディスクの記録膜構成等に依存して、わずかながら最適な値が異なる。

【0236】例えば図36において、

((3615+3614)/2-3616)/(3615-3614)

の値が1.05となるピークパワーが最適である場合に、ディスクに最適なアシンメトリの値(1.05もしくは1.05に所定の演算を施した値)を記録しておくことにより、より詳細に最適なピークパワーを求めることができる。

【0237】またピークパワーを、BERを検出して求める場合、上乗せするマージン量はディスクの記録膜構成等に依存して、わずかながら最適量が異なる。従って例えば関値の1.2倍のピークパワーが最適である場合に、ディスクに最適なマージン定数(1.2もしくは1.2に所定の演算を施した値)を記録しておくことにより、より詳細に最適なピークパワーを求めることができる。

【0238】同様に図16に示される光ディスク160 1において、1604に、ディスク製造時の最適な、も しくは代表的なマーク始端部分と終端部分の位置情報に 加えて、上記マーク始端部分とマーク終端部分の位置を 調整するための、前照射パワーの情報 (ピークパワー、 バイアスパワー、マージン定数、アシンメトリ)を記録 30 してもよい。

【0239】このディスクが装着されると、まず領域1604を再生して前照射パワーの情報を求める。続いて試し記録を行ってバイアスパワー(特定)を決定した後、領域1604から求められたピークパワー(一般)とバイアスパワー(一般)との比を求め、この比を試し記録により求めたバイアスパワー(特定)に乗ずることにより、ピークパワー(特定)の最適値を求めることが出来る。これによりピークパワー(特定)決定のための試し記録を省略することができ、最適記録条件を求めるための時間を短縮することができる。

【0240】言うまでもなく、レーザパワーに変動がなければ、領域1604を再生して求めたピークパワー(一般)とバイアスパワー(一般)をそのまま利用してもよい。

【0241】またピークパワーをアシンメトリを検出して求める場合、一般的にアシンメトリは小さい方が望ましいが、ディスクの記録膜構成等に依存して、わずかながら最適な値が異なる。

【0242】例えば図36において、

((3615+3614)/2-3616)/(361

5 - 3614)

の値が1.05となるピークパワーが最適である場合 に、ディスクに最適なアシンメトリの値(1.05もし くは1.05に所定の演算を施した値)を記録しておく ことにより、より詳細に最適なピークパワーを求めるこ とができる。

【0243】またピークパワーをBERを検出して求め る場合、上乗せするマージン量はディスクの記録膜構成 等に依存して、わずかながら最適量が異なる。従って例 えば閾値の1. 2倍のピークパワーが最適である場合 に、ディスクに最適なマージン定数(1. 2もしくは 1. 2に所定の演算を施した値)を記録しておくことに より、より詳細に最適なピークパワーを求めることがで きる。

【0244】また図17に示される光ディスク1701 において、1703に、ディスク製造時の最適な、もし くは代表的なマーク始端部分と終端部分の位置情報に加 えて、上記マーク始端部分とマーク終端部分の位置を調 整するための、前照射パワーの情報(ピークパワー、バ イアスパワー、マージン定数、アシンメトリ)を記録し

【0245】このディスクが装着されると、まず領域1 703を再生して前照射パワーの情報を求める。続いて 試し記録を行ってバイアスパワー(特定)を決定した 後、領域1703から求められたピークパワー(一般) とバイアスパワー(一般)との比を求め、この比を試し 記録により求めたバイアスパワー(特定) に乗ずること により、ピークパワー(特定)の最適値を求めることが 出来る。これによりピークパワー(特定)決定のための・ ための時間を短縮することができる。

【0246】言うまでもなく、レーザパワーに変動がな ければ、領域1703を再生して求めたピークパワー (一般) とバイアスパワー(一般) をそのまま利用しても よい。

【0247】またピークパワーをアシンメトリを検出し て求める場合、一般的にアシンメトリは小さい方が望ま しいが、ディスクの記録膜構成等に依存して、わずかな がら最適な値が異なる。

【0248】例えば図36において、

((3615+3614)/2-3616)/(3615 - 3614)

の値が1.05となるピークパワーが最適である場合 に、ディスクに最適なアシンメトリの値(1.05もし くは1.05に所定の演算を施した値)を記録しておく ことにより、より詳細に最適なピークパワーを求めるこ とができる。

·【0249】またピークパワーをBERを検出して求め る場合、上乗せするマージン量はディスクの記録膜構成 等に依存して、わずかながら最適量が異なる。従って例 50 ((3615+3614)/2-3616)/(361

えば閾値の1. 2倍のピークパワーが最適である場合 に、ディスクに最適なマージン定数(1. 2もしくは 1. 2に所定の演算を施した値)を記録しておくことに

48

より、より詳細に最適なピークパワーを求めることがで

【0250】図17に示される光ディスク1701にお いて、さらに、領域1705に、試し記録により決定す るマーク始端部分と終端部分の位置情報に加えて、バイ アスパワー(特定)、ピークパワー(特定)、マージン定 10 数、アシンメトリ等の前照射パワーの情報を記録しても よい。

【0251】この場合、次回に光ディスク1701を記 録装置に装着してデータを記録する際に、領域1705 を再生して、前照射パワーの情報を得ることにより、例 えばバイアスパワー(特定)を決定した結果が、領域1 705に記録されているバイアスパワー(一般)と同じ であれば、以降のピークパワー決定のための試し記録 や、データに応じたマーク始端部分とマーク終端部分の 位置を調整するための試し記録を省略することができ、 20 最適記録条件を求めるための時間を短縮することができ る。また領域1703に記録されたマージン定数やアシ ンメトリ等の前照射パワーの情報が汚れ等により再生で きないときでも、領域1705に記録してあることによ り速やかに最適な前照射パワーを求めることができる。 【0252】同様に、図18に示される光ディスク18 01において、1804に、ディスク製造時の最適な、 もしくは代表的なマーク始端部分と終端部分の位置情報 に加えて、上記マーク始端部分とマーク終端部分の位置 を調整するための、前照射パワーの情報(ピークパワ 試し記録を省略することができ、最適記録条件を求める _30 ー、バイアスパワー、マージン定数、アシンメトリ) を 記録してもよい。

【0253】このディスクが装着されると、まず領域1 804を再生して前照射パワーの情報を求める。続いて 試し記録を行ってバイアスパワー(特定)を決定した 後、領域1804から求められたピークパワー(一般) とバイアスパワー(一般)との比を求め、この比を試し 記録により求めたバイアスパワー(特定) に乗ずること により、ピークパワー(特定)の最適値を求めることが 出来る。これによりピークパワー(特定)決定のための 40 試し記録を省略することができ、最適記録条件を求める ための時間を短縮することができる。

【0254】言うまでもなく、レーザパワーに変動がな ければ、領域1804を再生して求めたピークパワー (一般) とバイアスパワー(一般) をそのまま利用しても よい。またピークパワーをアシンメトリを検出して求め る場合、一般的にアシンメトリは小さい方が望ましい が、ディスクの記録膜構成等に依存して、わずかながら 最適な値が異なる。

【0255】例えば図36において、

5 - 3614)

の値が1.05となるピークパワーが最適である場合に、ディスクに最適なアシンメトリの値(1.05もしくは1.05に所定の演算を施した値)を記録しておくことにより、より詳細に最適なピークパワーを求めることができる。

【0256】またピークパワーをBERを検出して求める場合、上乗せするマージン量はディスクの記録膜構成等に依存して、わずかながら最適量が異なる。従って例えば閾値の1.2倍のピークパワーが最適である場合に、ディスクに最適なマージン定数(1.2もしくは1.2に所定の演算を施した値)を記録しておくことにより、より詳細に最適なピークパワーを求めることができる。

【0257】図18に示される光ディスク1801において、さらに、領域1806に、試し記録により決定するマーク始端部分と終端部分の位置情報に加えて、バイアスパワー(特定)、ピークパワー(特定)、マージン定数、アシンメトリ等の前照射パワーの情報を記録してもよい。

【0258】この場合、次回に光ディスク1801を記 録装置に装着してデータを記録する際に、領域1806 を再生して、前照射パワーの情報を得ることにより、例 えばバイアスパワー(特定)を決定した結果が、領域1 806に記録されているバイアスパワー(一般)と同じ であれば、以降のピークパワー決定のための試し記録 や、データに応じたマーク始端部分とマーク終端部分の 位置を調整するための試し記録を省略することができ、 最適記録条件を求めるための時間を短縮することができ る。また領域1803に記録されたマージン定数やアシ ンメトリ等の前照射パワーの情報が汚れ等により再生で きないときでも、領域1805に記録してあることによ り速やかに最適な前照射パワーを求めることができる。 【0259】なお図12の光ディスク1201におい て、領域1203に、調整方式以外にも、光ディスク1 201に固有の情報(光ディスクの製造会社名、製品番 号、製造場所、製造年月日、ディスク構造、記録膜組成 など)が記録されている場合には、この光ディスク12 01に固有の情報と、マーク始端部分とマーク終端部分 の位置を調整するための前照射パワー情報(ピークパワ

【0260】このディスクが装着されると、まず領域1203を再生して、再生した固有情報と同じ固有情報がメモリ130にあるかどうかを認識する。あった場合は、試し記録を行ってバイアスパワー(特定)を決定した後、メモリ130に記憶されたピークパワー(一般)とバイアスパワー(一般)との比を求め、この比をバイアスパワー(特定)に乗ずることにより、ピークパワー(特定)の最適値を求めることが出来る。従ってピーク

ーとバイアスパワー)を、記録装置のメモリ130に格

納しても良い。

パワー(特定) 決定のための試し記録を省略することができ、最適記録条件を求めるための時間を短縮することができる。

【0261】また図15の光ディスク1501において、領域1503に、領域1503に、マーク始端部分と終端部分の位置情報以外にも、光ディスク1501に固有の情報(光ディスクの製造会社名、製品番号、製造場所、製造年月日、ディスク構造、記録膜組成など)が記録されている場合には、上記光ディスク1501に固10有の情報と、マーク始端部分とマーク終端部分の位置を調整するための前照射パワー情報(ピークパワー、バイアスパワー、マージン定数、アシンメトリ等)を、記録装置のメモリ130に格納しても良い。

【0262】このディスクが装着されると、まず領域1 503を再生して、再生した固有情報と同じ固有情報が メモリ130にあるかどうかを認識する。あった場合 は、試し記録を行ってバイアスパワー(特定)を決定し た後、メモリ130に記憶されたピークパワー(一般) とバイアスパワー(一般)との比を求め、この比をバイ アスパワー(特定) に乗ずることにより、ピークパワー (特定) の最適値を求めることが出来る。従ってピーク パワー(特定) 決定のための試し記録を省略することが でき、最適記録条件を求めるための時間を短縮すること また領域1503に記録されたマージン定 ができる。 数やアシンメトリ等の前照射パワーの情報が汚れ等によ り再生できないときでも、メモリ130に格納してある ことにより速やかに最適な前照射パワーを求めることが できる。

【0263】また図16の光ディスク1601において、領域1603に、調整方式以外にも、光ディスク1601に固有の情報(光ディスクの製造会社名、製品番号、製造場所、製造年月日、ディスク構造、記録膜組成など)が記録されている場合には、上記光ディスク1601に固有の情報と、マーク始端部分とマーク終端部分の位置を調整するための前照射パワー情報(ピークパワー、バイアスパワー、マージン定数、アシンメトリ等)を、記録装置のメモリ130に格納しても良い。

【0264】このディスクが装着されると、まず領域1603を再生して、再生した固有情報と同じ固有情報がメモリ130にあるかどうかを認識する。あった場合は、試し記録を行ってバイアスパワー(特定)を決定した後、メモリ130に記憶されたピークパワー(一般)とバイアスパワー(一般)との比を求め、この比をバイアスパワー(特定)に乗ずることにより、ピークパワー(特定)の最適値を求めることが出来る。従ってピークパワー(特定)決定のための試し記録を省略することができ、最適記録条件を求めるための時間を短縮することができる。

【0265】また領域1603に記録されたマージン定 50 数やアシンメトリ等の前照射パワーの情報が汚れ等によ

24

り再生できないときでも、メモリ130に格納してあることにより速やかに最適な前照射パワーを求めることができる。

【0266】また図17の光ディスク1701において、領域1703に、領域1703に、マーク始端部分と終端部分の位置情報以外にも、光ディスク1701に固有の情報(光ディスクの製造会社名、製品番号、製造場所、製造年月日、ディスク構造、記録膜組成など)が記録されている場合には、上記光ディスク1701に固有の情報と、マーク始端部分とマーク終端部分の位置を調整するための前照射パワー情報(ピークパワー、バイアスパワー、マージン定数、アシンメトリ等)を、記録装置のメモリ130に格納しても良い。

【0267】このディスクが装着されると、まず領域1703を再生して、再生した固有情報と同じ固有情報がメモリ130にあるかどうかを認識する。あった場合は、試し記録を行ってバイアスパワー(特定)を決定した後、メモリ130に記憶されたピークパワー(一般)とバイアスパワー(一般)との比を求め、この比をバイアスパワー(特定)に乗ずることにより、ピークパワー(特定)の最適値を求めることが出来る。従ってピークパワー(特定)決定のための試し記録を省略することができ、最適記録条件を求めるための時間を短縮することができる。

【0268】また領域1703や領域1705に記録されたマージン定数やアシンメトリ等の前照射パワーの情報が汚れ等により再生できないときでも、メモリ130に格納してあることにより速やかに最適な前照射パワーを求めることができる。さらに領域1705が他の記録装置により書きかえられている場合でも、メモリ130 30を参照することにより速やかに最適な前照射パワーを求めることができる。

【0269】また図18の光ディスク1801において、領域1803に、調整方式以外にも、光ディスク1801に固有の情報(光ディスクの製造会社名、製品番号、製造場所、製造年月日、ディスク構造、記録膜組成など)が記録されている場合には、上記光ディスク1801に固有の情報と、マーク始端部分とマーク終端部分の位置を調整するための前照射パワー情報(ピークパワー、バイアスパワー、マージン定数、アシンメトリ等)を、記録装置のメモリ130に格納しても良い。

【0270】このディスクが装着されると、まず領域1803を再生して、再生した固有情報と同じ固有情報がメモリ130にあるかどうかを認識する。あった場合は、試し記録を行ってバイアスパワー(特定)を決定した後、メモリ130に記憶されたピークパワー(一般)とバイアスパワー(一般)との比を求め、この比をバイアスパワー(特定)に乗ずることにより、ピークパワー(特定)の最適値を求めることが出来る。従ってピークパワー(特定)決定のための試し記録を省略することが

でき、最適記録条件を求めるための時間を短縮すること ができる。

【0271】また領域1803や領域1805に記録されたマージン定数やアシンメトリ等の前照射パワーの情報が汚れ等により再生できないときでも、メモリ130に格納してあることにより速やかに最適な前照射パワーを求めることができる。さらに領域1805が他の記録装置により書きかえられている場合でも、メモリ130を参照することにより速やかに最適な前照射パワーを求りることができる。

【0272】なお本実施の形態では、バイアスパワー (特定)の決定後にピークパワー(特定)を決定している が、ピークパワー(特定)の決定後にバイアスパワー(特 定)を決定しても良い。

【0273】また本実施の形態では、マーク始端部分と終端部分の最適な位置は、上記領域に試し記録を行うことにより決定されるが、上記決定の後に、データの記録を行う際の光ビームの後照射パワー値を決定しても良い。

0 【0274】例えば図5(a)における、ファーストパルス位置の3S5Mの設定や、ラストパルス位置の3S5Mの設定が、前照射パワーのピークパワーを決定する際の初期設定値と大きく異なる場合には、上記ピークパワーを決定した際のマージンが少なくなっている可能性がある。例えば記録しようとする領域が汚れている場合に、本来であれば2ミリワット程度実効的な照射パワーが下がっても正しく記録できるところが、マージンが少なくなっているために、1ミリワット下がっただけで正しく記録できなくなる。

0 【0275】この場合は、後照射パワー値を決定することにより、より確実にパワーマージンを確保した最適な 記録を行うことができる。

【0276】決定するパワーとしては、少なくともピークパワーとバイアスパワーがあるが、まずピークパワーの決定方法について説明する。スイッチ121において、接点122は接点124とつながっている。まずメモリ132からのデータに基づきパワー設定回路119によりピークパワー、バイアスパワーの初期値がレーザ駆動回路109に設定される。続いて記録データ発生回路127かの出力信号が変調回路126で変調され、スイッチ121を介してパルス発生回路111に入力されてパルス列に変換され、出力信号がパルス移動回路110に入力されてファーストパルスとラストパルスの位置が移動した信号が出力される。なお変調回路126から出力される信号は、DSV成分が0となるようなランダム信号である。

【0277】パルス移動回路110の出力信号はレーザ 駅動回路109に入力され、出力信号に応じて半導体レーザがピークパワーとバイアスパワーで発光し、マーク 50 列が形成される。

53

【0278】記録が終了するとマーク列の再生を行い、 復調回路117の出力信号がデータ比較回路131に入 力される。一方で記録データ発生回路127のランダム パターン発生回路127bの出力信号も、データ比較回 路131に入力され、記録データと再生データの比較を 行い、例えばBER(バイトエラーレート)が検出され る。

【0279】図24にピークパワーとBERの関係を示 す。図24において横軸がピークパワーであり、縦軸が BERである。再生条件が等しければ、一般にBERが 10 小さいほど正確な記録が行われている。そこでバイアス パワーを固定したまま、ピークパワーを変えながら、同 様の記録再生を繰り返し、BERがある閾値になるピー クパワー2402 (例えば8ミリワット) を見つけ、一 定のマージンを上乗せしたパワー (例えば10ミリワッ ト)を設定ピークパワーとする。このとき上乗せするマ ージン量を適切に設定しておくことにより、データの記 録を行う際のピークパワーを最適化することができる。 なおマージン量の上乗せの方法は、BERがある閾値に なるピークパワーに定数(例えば1.2)を乗じても良 20 る。 いし、ある定数(例えば2mW)を加算しても良い。

【0280】次にバイアスパワーの決定方法について説 明する。まずパワー設定回路119により先ほど決定し たピークパワーと、バイアスパワーの初期値がレーザ駆 動回路109に設定される。続いてランダムパターン発 生回路127bから出力信号を受け、変調回路126は ランダム信号を出力し、、上記パワーにより記録が行わ れる。 記録が終了するとマーク列の再生を行い、復調 回路117の出力信号がデータ比較回路131に入力さ れる。一方でランダムパターン発生回路127bの出力 信号も前後して、データ比較回路131に入力され、記 録データと再生データの比較を行い、BERが検出され る。

【0281】図25にバイアスパワーとBERの関係を 示す。図25において横軸がバイアスパワーであり、縦 軸がBERである。再生条件が等しければ、一般にBE Rが小さいほど正確な記録が行われている。そこでピー クパワーを固定したまま、バイアスパワーを変えなが ら、同様の記録再生を繰り返し、BERがある閾値にな るバイアスパワーの下限値2502(例えば3ミリワッ ト)とバイアスパワーの上限値2503 (例えば7ミリ ワット)を見つけ、例えば下限値2502と上限値25 03の平均値(5ミリワット)を、マーク始端部分と終 端部分の最適な位置を決定するために試し記録を行うた めのバイアスパワーとする。

【0282】以上のように、マーク始端部分と終端部分 の最適な位置の決定後に、データの記録を行う際の最適 な照射パワーを決定することにより、より最適な記録を 実現することができる。

【0283】さらに、マークの始端位置、終端位置を実 50 【0290】このディスクが装着されると、領域160

際に記録する記録装置で、実際に記録されるディスク に、データに応じたマーク始端部分と終端部分の最適な 位置条件で、試し記録を行って照射パワーを決定するこ とにより、記録装置、記録されるディスクの組み合わせ における最適な記録を実現することができる。

【0284】なお本実施の形態では、再生信号品質を検 出する方法として、BERを検出しているが、再生信号・ 品質を検出できるのであれば、ジッタを検出する等の他 の方法でも良い。

【0285】ここでさらに図38の表に示したオプショ ンについて説明する。

【0286】また図15に示される光ディスク1501 において、1503にディスク製造時の最適な、もしく は代表的なマーク始端部分と終端部分の位置情報に加え て、後照射パワーの情報(ピークパワー、バイアスパワ -、マージン定数)を記録してもよい。後照射パワーの 情報には、ピークパワー、バイアスパワー、マージン定 数があるが、記録されるのは全てであってもよいし、少 なくともいずれか一つであってもよい。以下、同様であ このディスクが装着されると、領域1503を再 生して、後照射パワーの情報を求める。続いて試し記録 を行ってバイアスパワー(特定)を決定した後、領域1 503から求められたピークパワー(一般) とバイアス パワー(一般)との比を求め、この比を試し記録により 求めたバイアスパワー(特定) に乗ずることにより、ピ ークパワー(特定)の最適値を求めることができる。こ れにより、ピークパワー(特定)決定のための試し記録 を省略することができ、最適記録条件を求めるための時 間を短縮することができる。言うまでもなく、レーザパ 30 ワーに変動がなければ、領域1503を再生して求めた ピークパワー(一般) とバイアスパワー(一般) をそのま ま利用してもよい。

【0287】またピークパワーを、BERを検出して求 める場合、上乗せするマージン量はディスクの記録膜構 成等に依存して、わずかながら最適量が異なる。従って 例えば閾値の1. 2倍のピークパワーが最適である場合 に、ディスクに最適なマージン定数(1.2もしくは 1. 2に所定の演算を施した値)を記録しておくことに より、より詳細に最適なピークパワーを求めることがで

【0288】なお領域1503に、マーク始端部分とマ ーク終端部分の位置を調整するための後照射パワーの情 報が記録されていないければ、前照射パワーの情報を利 用しても良いし、その逆に前照射パワーを求める際に、 後照射パワーの情報を利用しても良い。

【0289】同様に図16に示される光ディスク160 1において、1604にディスク製造時の最適な、もし くは代表的なマーク始端部分と終端部分の位置情報に加 えて、後照射パワーの情報を記録してもよい。

30

56

4を再生して、後照射パワーの情報を得ることにより、例えばバイアスパワーを決定する際に、領域1604に記録されているピークパワーとバイアスパワーの比を計算して、ピークパワー決定後に、上記比をピークパワーに乗ずることにより、バイアスパワーの最適値を予測し、バイアスパワー決定のための試し記録を省略することができ、最適記録条件を求めるための時間を短縮することができる。

【0291】なお領域1604に、マーク始端部分とマーク終端部分の位置を調整する際の照射パワーの情報が記録されていないときに、上記位置調整後に決定した照射パワーの情報を得ることにより、例えば位置調整前のバイアスパワーを決定する際に、領域1604に記録されている、位置調整後に決定したピークパワーとバイアスパワーの比を計算して、位置調整前のピークパワー決定後に、上記比を位置調整前のピークパワーに乗ずることにより、位置調整前のバイアスパワーの最適値を予測し、位置調整前のバイアスパワー決定のための試し記録を省略することができ、最適記録条件を求めるための時間を短縮することができる。

【0292】また図17に示される光ディスク1701において、1703にディスク製造時の最適な、もしくは代表的なマーク始端部分と終端部分の位置情報に加えて、後照射パワーの情報を記録してもよい。

【0293】このディスクが装着されると、領域1703を再生して、後照射パワーの情報を求める。続いて試し記録を行ってバイアスパワーを決定した後、領域1703から求められたピークパワーとバイアスパワーとの比を求め、この比を試し記録により求めたバイアスパワーに乗ずることにより、ピークパワーの最適値を求めることができる。これにより、ピークパワー決定のための試し記録を省略することができ、最適記録条件を求めるための時間を短縮することができる。

【0294】なお領域1703に、マーク始端部分とマーク終端部分の位置を調整するための前照射パワーの情報を利用する。まず、領域1703に記録されている後照射パワーを求める。続いて試し記録を行って前照射パワーのパイアスパワーを決定した後、後照射パワーのピークパワーとバイアスパワーの比を求める。この比を試し記録により求めた前照射パワーのパイアスパワーに乗ずることができる。これにより前照射パワーのピークパワークルワークパワーの最適値を求めることができる。これにより前照射パワーのピークパワー決定のための試し記録を省略することができる。

【0295】図17に示される光ディスク1701において、さらに、領域1705に、試し記録により決定するマーク始端部分と終端部分の位置情報に加えて、バイアスパワー、ピークパワー、マージン定数を含む後照射パワーの情報を記録してもよい。

【0296】この場合、次回に光ディスク1701を記録装置に装着してデータを記録する際に、領域1705を再生して、前照射パワーの情報を得ることにより、例えばバイアスパワーを決定した結果が、領域1705に記録されているバイアスパワーと同じであれば、以降のピークパワー決定のための試し記録を省略することができ、最適記録条件を求めるための時間を短縮することができる。

【0291】なお領域1604に、マーク始端部分とマ 【0297】また図18に示される光ディスク1801に ーク終端部分の位置を調整する際の照射パワーの情報が 10 おいて、1804にディスク製造時の最適な、もしくは代 記録されていないときに、上記位置調整後に決定した照 射パワーの情報を得ることにより、例えば位置調整前の 後照射パワーの情報を記録してもよい。

【0298】このディスクが装着されると、領域1804を再生して、後照射パワーの情報を求める。続いて試し記録を行ってバイアスパワーを決定した後、領域1804から求められたピークパワーとバイアスパワーとの比を求め、この比を試し記録により求めたバイアスパワーに乗ずることにより、ピークパワーの最適値を求めることができる。これにより、ピークパワー決定のための試し20 記録を省略することができる。

【0299】なお領域1804に、マーク始端部分とマーク終端部分の位置を調整するための前照射パワーの情報が記録されていなければ、後照射パワーの情報を利用する。まず、領域1804に記録されている後照射パワーを求める。続いて試し記録を行って前照射パワーのバイアスパワーを決定した後、後照射パワーのピークパワーとバイアスパワーの比を求める。この比を試し記録により求めた前照射パワーのバイアスパワーに乗ずることにより、前照射パワーのピークパワーの最適値を求めることができる。これにより前照射パワーのピークパワー決定のための試し記録を省略することができる。

【0300】図18に示される光ディスク1801において、さらに、領域1806に、試し記録により決定するマーク始端部分と終端部分の位置情報に加えて、バイアスパワー、ピークパワー、マージン定数を含む後照射パワーの情報を記録してもよい。

【0301】この場合、次回に光ディスク1801を記録装置に装着してデータを記録する際に、領域1806を再生して、前照射パワーの情報を得ることにより、例えばバイアスパワーを決定した結果が、領域1806に記録されているバイアスパワーと同じであれば、以降のピークパワー決定のための試し記録を省略することができ、最適記録条件を求めるための時間を短縮することができる。

【0302】なお本実施の形態では、バイアスパワー (特定)の決定後にピークパワー(特定)を決定している が、ピークパワー(特定)の決定後にバイアスパワー(特 50 定)を決定しても良い。 【0303】なお図12の光ディスク1201において、領域1203に、調整方式以外にも、光ディスク1201に固有の情報(光ディスクの製造会社名、製品番号、製造場所、製造年月日、ディスク構造、記録膜組成など)が記録されている場合には、この光ディスク1201に固有の情報と、マーク始端部分とマーク終端部分の位置を調整するための後照射パワー情報(ピークパワー、バイアスパワー、マージン定数)を、記録装置のメモリ130に格納しても良い。

【0304】このディスクが装着されると、まず領域1203を再生して、再生した固有情報と同じ固有情報がメモリ130にあるかどうかを認識する。あった場合は、試し記録を行ってバイアスパワーを決定した後、メモリ130に記憶されたピークパワーとバイアスパワーとの比を求め、この比をバイアスパワーに乗ずることにより、ピークパワーの最適値を求めることが出来る。従ってピークパワー決定のための試し記録を省略することができ、最適記録条件を求めるための時間を短縮することができる。

【0305】なおメモリ130に、マーク始端部分とマーク終端部分の位置を調整するための前照射パワーの情報が記録されていないければ、後照射パワーの情報を利用する。まず、領域1203に記録されている後照射パワーを求める。続いて試し記録を行って前照射パワーのバイアスパワーを決定した後、後照射パワーのピークパワーとバイアスパワーの比を求める。この比を試し記録により求めた前照射パワーのバイアスパワーに乗ずることにより、前照射パワーのピークパワーの最適値を求めることができる。これにより前照射パワーのピークパワー決定のための試し記録を省略することができる。録条件を求めるための時間を短縮することができる。

【0306】また図16の光ディスク1601において、領域1603に、調整方式以外にも、光ディスク1601に固有の情報(光ディスクの製造会社名、製品番号、製造場所、製造年月日、ディスク構造、記録膜組成など)が記録されている場合には、この光ディスク1601に固有の情報と、マーク始端部分とマーク終端部分の位置を調整するための後照射パワー情報(ピークパワー、バイアスパワー、マージン定数)を、記録装置のメモリ130に格納しても良い。

【0307】このディスクが装着されると、まず領域1603を再生して、再生した固有情報と同じ固有情報がメモリ130にあるかどうかを認識する。あった場合は、試し記録を行ってバイアスパワーを決定した後、メモリ130に記憶されたピークパワーとバイアスパワーとの比を求め、この比をバイアスパワーに乗ずることにより、ピークパワーの最適値を求めることが出来る。従ってピークパワー決定のための試し記録を省略することができ、最適記録条件を求めるための時間を短縮することができる。

【0308】なおメモリ130に、マーク始端部分とマーク終端部分の位置を調整するための前照射パワーの情報が記録されていないければ、後照射パワーの情報を利用する。まず、領域1603に記録されている後照射パワーを求める。続いて試し記録を行って前照射パワーのバイアスパワーを決定した後、後照射パワーのピークパワーとバイアスパワーの比を求める。この比を試し記録により求めた前照射パワーのバイアスパワーに乗ずることができる。これにより前照射パワーのピークパワー決定のための試し記録を省略することができる。録条件を求めるための時間を短縮することができる。

58

【0309】また図18の光ディスク1801において、領域1803に、調整方式以外にも、光ディスク1801に固有の情報(光ディスクの製造会社名、製品番号、製造場所、製造年月日、ディスク構造、記録膜組成など)が記録されている場合には、この光ディスク1801に固有の情報と、マーク始端部分とマーク終端部分の位置を調整するための後照射パワー情報(ピークパワ20一、バイアスパワー、マージン定数)を、記録装置のメモリ130に格納しても良い。

【0310】このディスクが装着されると、まず領域1803を再生して、再生した固有情報と同じ固有情報がメモリ130にあるかどうかを認識する。あった場合は、試し記録を行ってバイアスパワーを決定した後、メモリ130に記憶されたピークパワーとバイアスパワーとの比を求め、この比をバイアスパワーに乗ずることにより、ピークパワーの最適値を求めることが出来る。従ってピークパワー決定のための試し記録を省略することができる。

【0311】なおメモリ130に、マーク始端部分とマーク終端部分の位置を調整するための前照射パワーの情報が記録されていないければ、後照射パワーの情報を利用する。まず、領域1803に記録されている後照射パワーを求める。続いて試し記録を行って前照射パワーのバイアスパワーを決定した後、後照射パワーのピークパワーとバイアスパワーの比を求める。この比を試し記録により求めた前照射パワーのバイアスパワーに乗ずることができる。これにより前照射パワーのピークパワー決定のための試し記録を省略することができる。銀条件を求めるための時間を短縮することができる。

【0312】ところで本実施の形態では、記録媒体から 二値化回路までの再生系の特性は理想的であるという前 提でマーク始端部分と終端部分の最適な位置が決定され ているが、再生系の特性が理想的ではない場合もある。

【0313】図26は実際の装置における再生系の群遅延の周波数特性を示している。信号周波数に対して、群50遅延特性は平坦になるというのが理想的であるが、26

60

01に示すように平坦でない群遅延特性を持つ場合があ る。このように、周波数に対して一定でない群遅延特性 をもつと、さまざまな長さの組み合わせである信号に対 してエッジシフトを引き起こすことになる。エッジシフ トを持った装置においてTu、Tdの決定を行うとエッ ジシフト分まで含めてTu、Tdの位置を決定すること になり、その装置自身で再生する場合には問題ないが、 他の例えば群遅延特性が平坦な装置で再生するとエッジ シフトにより再生性能が悪化する。

【0314】図27は平坦でない群遅延特性をもつ装置 10 の再生信号の一例である。この例では特に長いマークと スペースによる単一信号を示しているが、平坦でない群 遅延特性を持つ装置での再生信号は、2701に示すよ うに、マーク形状に依存せず本来平坦となるべきスペー ス部分でも傾きを持つ。この傾きを検出することによっ て、群遅延特性の平坦性が検出できる。

【0315】図28 (a) に長いスペースを有するテス ト信号を用いて平坦性を検出する方法の一例を示す。こ のテスト信号は、記録媒体内周部にピット列(エンボス して用いられ信号内に一定周期で含まれる14Tスペー スの信号でも、記録媒体の特定の領域にあらかじめ記録 されている信号でも、その記録装置に記録されている信 号でも構わない。テスト信号には長いスペース(たとえ ば7丁から14丁程度)が含まれる。

【0316】2801は二値化回路のスライスレベル、 2802は14Tスペースのテスト信号を記録し、それ を再生した再生信号である。2802の再生信号をPL Lクロックタイミング t 0 から t 1 4 においてサンプリ ングし、slからsl3のサンプル値を得る。

【0317】図28 (b) は、サンプリングの演算回路 2803を示す。 s 1 から s 1 3 のサンプル値を演算回 路2803によって演算し、値を求める。すなわち、サ ンプル値s1からs6までを合算し、サンプル値s8か ら s 1 3 までを合算する。そして二つの合算された値の 差を求める。2802のような再生波形の場合、280 3の演算回路の出力は負の値となり、逆の傾きを持つ場 合は正の値となる。

【0318】なお、このサンプリングおよび演算はディ ジタル回路を想定しているが、2802のような傾きは 負(または正)を出力し、逆の傾きは正(または負)を 出力する構成であればディジタル回路である必要はな く、アナログ回路でも構わない。

【0319】図29 (a)、(b) は群遅延に周波数特 性を持たせた場合の群遅延補正回路の例である。

【0320】図29(a)はオペアンプで構成した回路 例で、通常の反転オペアンプ2903のフィードバック 抵抗に周波数特性を持たせるため、抵抗2902を介し てコンデンサ2901を挿入している。この抵抗290 2の抵抗値、コンデンサ2901の容量を適当に選ぶこ 50 に、ある群遅延補正量のところでジッタは最小になる。

とによって、高周波側が遅延する求めたい群遅延特性が 得られる。

【0321】逆に低周波側を遅延させたいときはコンデ ンサ2901の代わりにインダクタを用いることによっ て可能となる。

【0322】図29(b)は群遅延補正回路の回路例の ブロック図を示している。再生信号が遅延線2904、 2905を通して遅延され、元の信号と、遅延線290 4後の信号、遅延線2905後の信号にそれぞれ係数回 路2906、2907、2908で重み付けされ、加算 器2909で加算される。信号2802は、図28

(a) で示した信号であり、検出器2803は、たとえ ば図28(b)の演算回路を示す。検出器2803の出力 値に応じた係数値がコントローラ2910から出力さ れ、増幅器2906, 2907、2908の増幅率を制 御する。増幅後、すなわち重み付け後は、加算器290 9で加算され、群遅延補正回路を含めた再生系の群遅延 特性の平坦性を確保する。

【0323】このような構成の回路は、係数2906と 形式)で形成される信号、たとえばフレーム同期信号と 20 係数2908が等しければ群遅延特性が平坦になるとい うことが広く知られているが逆に等しくない場合は群遅 延が周波数特性をもつことから、適当な係数を選べば、 求めたい群遅延特性の等価回路を実現できる。

> 【0324】図28(a)で示したスペース部の平坦性 を検出し、再生系のどこかに挿入された図29(a)、 (b) で示した群遅延補正を制御することによって、再 生系全体の群遅延特性を平坦にできる。その後でTu、 Tdの決定を行えば他の装置で再生したときのエッジシ フトを小さく押さえることができ、装置間の再生互換を 30 より一層確保することができる。

【0325】図30は図29 (A)、(b)の回路で群 遅延補正量を変化させた場合の再生信号のジッタを示し ている。なお、この再生信号は、記録媒体内周部にピッ ト列で形成されている信号でも、記録媒体の特定の領域 にあらかじめ記録されている信号でも、エッジシフトを 起こさないように選んだTu、Tdを用いてその装置で 記録された信号でも構わない。

【0326】3001は、再生系の群遅延特性が平坦な 場合、3002は、再生系の群遅延特性が平坦でない場 40 合を示している。前述の通り、再生系全体の群遅延特性 が平坦でないとエッジシフトを引き起こし、再生性能の 悪化を招き、それはエラーレートやジッタの悪化につな がる。再生系の群遅延特性が平坦であれば3001に示 すように、群遅延補正回路の群遅延平坦性が 0 (群遅延 補正なし) のときにエラーレート、ジッタは最小にな り、群遅延補正量を大きくすればするほどジッタは悪化 し大きくなる。

【0327】しかしながら、もともと再生系に装置特有 の群遅延特性を持っていたとすると、3002のよう

このジッタが最小になる補正を行うことによってエッジ シフトはもっとも小さくなっていると考えられるので、 群遅延特性が平坦に近くなっていると考えられる。この ようにジッタを検出しながら、ジッタが最小になるよう に図29の群遅延補正量を制御して、その後でTu、T dの決定を行えば他の装置で再生したときのエッジシフ トを小さく押さえることができ、装置間の再生互換を確 保できる。なお、エラーレートのように群遅延特性やエ ッジシフトによって変化するものであれば、ジッタでな くても構わない。

【0328】なお、装置特有の群遅延特性が径時変化し ないものであれば、工程において特性を補正するように すれば同様の効果が得られる。また、群遅延特性が装置 によらず特定の特性を示すものであれば、その代表値に よって補正するようにしておけば同様の効果が得られ る。

[0329]

【発明の効果】本実施の形態の光学情報の記録方法によ り、データの記録に先立って、マークの始端位置を、記 録するマーク部およびその前のスペース部の長さにより 求め、マークの終端位置を、記録するマーク部およびそ の後のスペース部の長さにより求めることにより、記録 時の熱蓄積や熱干渉の影響を記録時に補償して、ジッタ ーの少ない記録を実現することができる。

【0330】また、本実施の形態の光学情報の記録方法 により、マーク始端部分と終端部分の最適な位置を決定 するための試し記録に先だって、上記試し記録を行う際 の最適な照射パワーを決定することにより、より最適な 記録を実現することができる。

【0331】また、本実施の形態の光学情報の記録方法 30 イアスパワー決定方法の説明図。 により、マーク始端部分と終端部分の最適な位置の決定 後に、データの記録を行う際の最適な照射パワーを決定 することにより、より最適な記録を実現することができ る。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態における光学情報の記録装 置のブロック図。

【図2】本発明の実施の形態における光ディスクの平面 図。

【図3】本発明の実施の形態における信号の説明図。

【図4】本発明の実施の形態における記録パルス列の説 明図。

【図5】本発明の実施の形態における分類方法の説明 図。

【図6】本発明の実施の形態における信号の説明図。

【図7】本発明の実施の形態における信号の説明図。

【図8】本発明の実施の形態における信号の説明図。

【図9】本発明の実施の形態における信号の説明図。

【図10】本発明の実施の形態の位置調整における、初 期値補間の説明図。

【図11】本発明の実施の形態の位置調整における、初 期値補間の説明図。

【図12】本発明の実施の形態における光ディスクの平 面図。

【図13】本発明の実施の形態における光ディスクの平 面図。

【図14】本発明の実施の形態における光ディスクの平 而図。

【図15】本発明の実施の形態における光ディスクの平 10 面図。

【図16】本発明の実施の形態における光ディスクの平 面図。

【図17】本発明の実施の形態における光ディスクの平 面図。

【図18】本発明の実施の形態における光ディスクの平

【図19】位置調整の前に照射パワーを決定することの 説明図。

【図20】本発明の実施の形態における記録パターンの 20 説明図。

【図21】本発明の実施の形態における位置調整前のピ ークパワー決定方法の説明図。

【図22】本発明の実施の形態における位置調整前のバ イアスパワー決定方法の説明図。

【図23】本発明の実施の形態における位置調整前のバ イアスパワー決定方法の説明図。

【図24】本発明の実施の形態における位置調整後のピ ークパワー決定方法の説明図。

【図25】本発明の実施の形態における位置調整後のバ

【図26】本発明の実施の形態における再生系の群遅延 の周波数特性図。

【図27】本発明の実施の形態における再生信号の説明

【図28】本発明の実施の形態における群遅延検出方法 の説明図。

【図29】本発明の実施の形態における群遅延補正回路 のブロック図。

【図30】本発明の実施の形態における群遅延補正量と 40 ジッタの相関図。

【図31】ディスクのメインデータの配列構成図。

【図32】本発明の実施の形態における信号の説明図。

【図33】本発明の実施の形態における信号の説明図。

【図34】本発明の実施の形態におけるディスクにおけ るデータのレイアウトを示す展開図。

【図35】本発明の実施の形態におけるディスクにおけ ·るデータのレイアウトを示す展開図。

【図36】本発明の実施の形態における信号の説明図。

【図37】本発明の実施の形態のメモリ130における 50 データのレイアウトを示す展開図。

64

【図38】本発明の種々の実施の形態を示した表。 【符号の説明】

- 101 光ディスク
- 102 スピンドルモータ
- 103 半導体レーザ
- 109 レーザ駆動回路
- 110 パルス移動回路
- 111 パルス発生回路

119 パワー設定回路

120 パルス位置ずれ回路

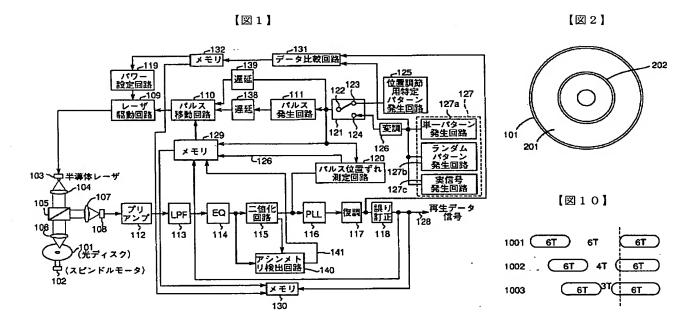
129 パルス位置設定回路

130 メモリ

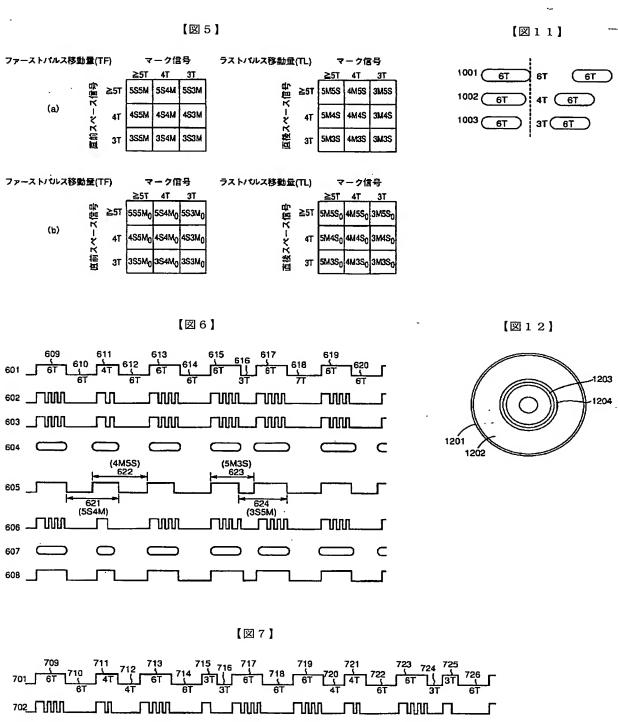
131 データ比較回路

201 データ領域

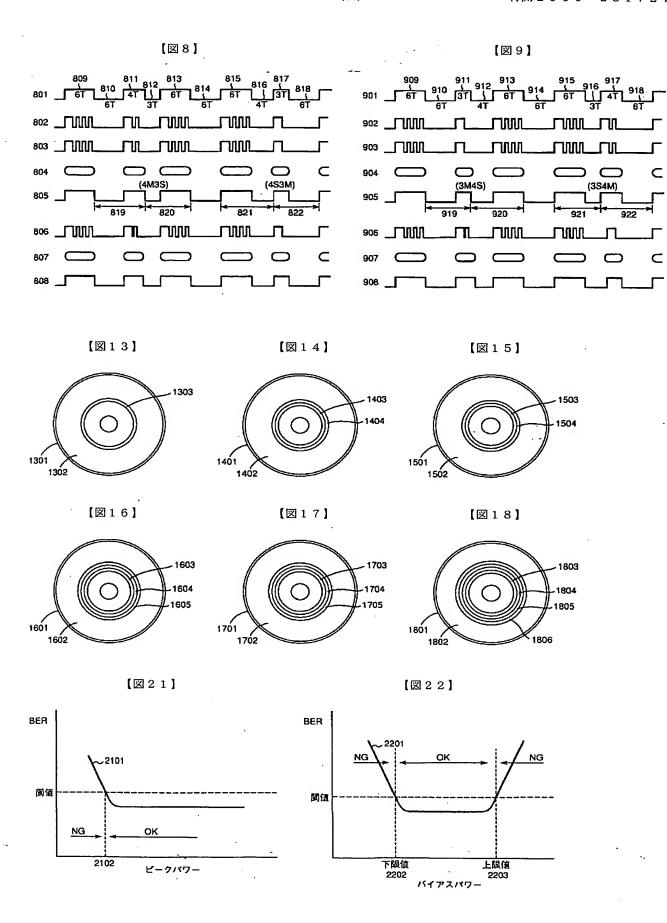
202 試し記録領域

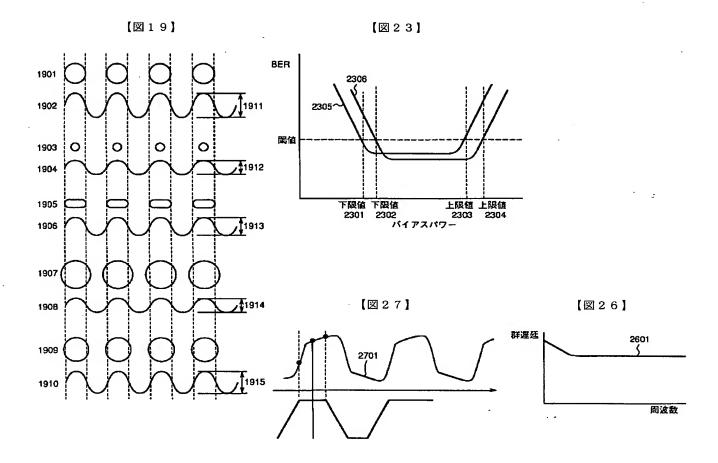


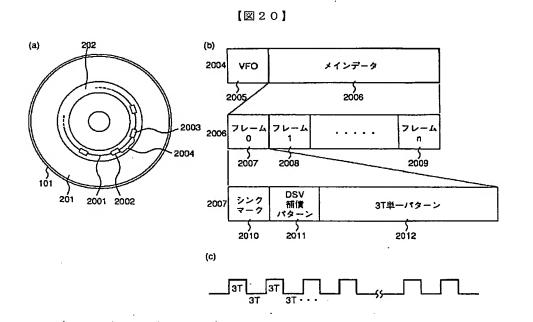
【図4】 【図3】 107 _________ 302 _____т 303 ______ 77 _______ 401 402 403 5T ______ 47 _____



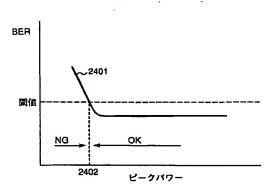
703_______ ᄱ (3M3S) (4S4M) 732 706________ Л JWU ${\it I}$ 707 C $^{\circ}$ C



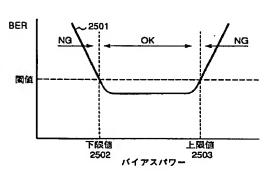




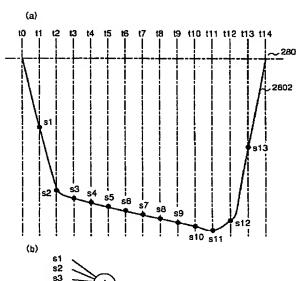
[図24]



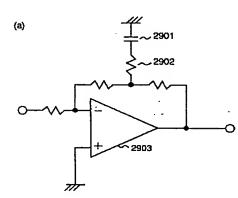
【図25】

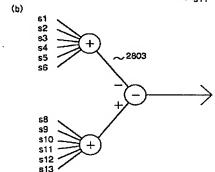


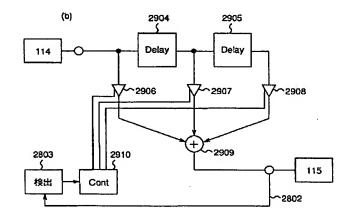
【図28】

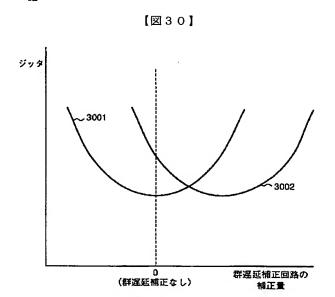


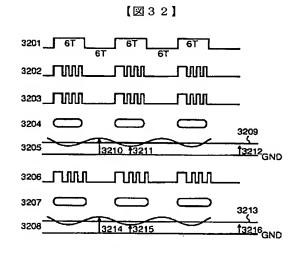
【図29】

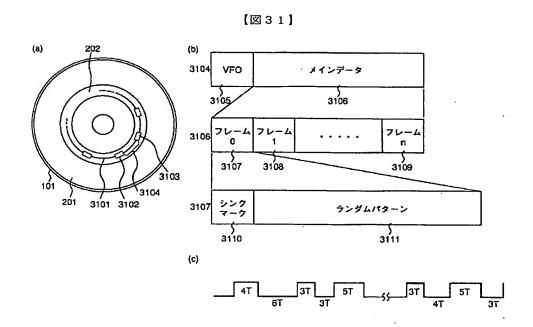




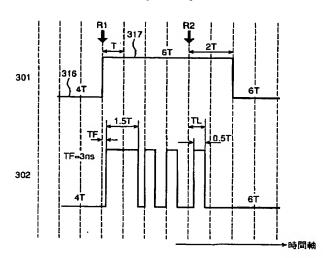






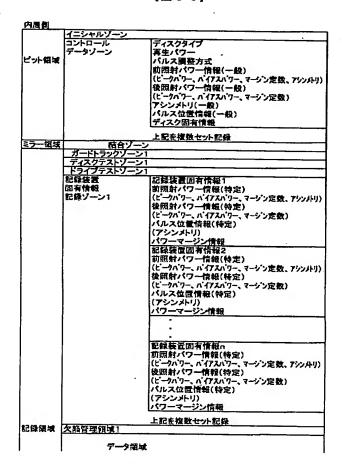




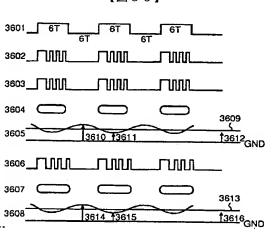


【図35】

【図34】



【図36】



[図37]

メモリレイアウト

ディスク固有情報1
前照射パワー情報
(ピーケパワー、パイアスパワー、マージン定数、アシンパリ)
後照射パワー情報
(ピークパワー、バイアスパワー、マージン定数)
アシンメトリ
パルス位置情報
ディスク固有情報2
前頭針パワー情報
41744
(ピークバワー、パイアスパワー、マージン定数、アシンパリ)
後照射パワー情報
(ピークパワー、パイアスパワー、マージン定数)
アシン外リ
パルス位置情報
•
•
•
ディスク固有情報の
ディスク固有情報n 前照射パワー情報
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
前頭射パワー情報
前限射パワー情報 (ピークパワー、ペイアスパワー、マージン定数、アシンパリ)
前顔射パワー情報 (ピークパワー、パイアスパワー、マージン定数、アシンバリ) 後頭射パワー情報
前原射パワー情報 (ピーカパア・、ペイアスパワー、マージン定数、アシンパリ) 使阻射パワー情報 (ピーカパア・、ペイアスパワー、マージン定数) アシンメトリ
前頭射パワー情報 (ピーカパワー、パイアスパワー、マージン定数、アシンパリ) 後国射パワー情報 (ピーカパワー、パイアスパワー、マージン定数)

上記を複数セット記録

【図38】

	データ	類整		始終					試し記録	決情記録	メモリ	130	,		
			固有		前パワ	後パワ	アシン	固有			固有	始終	前パワ	後パワ	アシン
図2	201		Δ						202		Δ	Δ	Δ	Δ	
図12	1202	1203	Δ						1204		Δ	_	_	Δ	
図13	1302			1303							_			_	
図14	1402	1403		1404											
図15	1502			1503	Δ	Δ	Δ	Δ	1504		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
図16	1602	1603	Δ.	1604	Δ	Δ	Δ		1605		_	_	<u> </u>	_	Δ
図17	1702			1703	Δ	Δ	Δ	Δ	1704	1705 — △	Δ	Δ	Δ	_	Δ
🗷 18	1802	1803	Δ	1804	Δ	Δ	Δ		1805	1806-A	Δ	Δ	_	Δ	Δ
コントロールデータゾーン									テストソーン	ディスク固 情報記録:					

データ……データ領域

調整……凹凸ピットで調整方式が記録された領域

始終………凹凸ピットでマーク始端部分と終端部分の位置情報が記録されている領域

試し配録・・・マークの始端、終端の位置情報、照射パワー情報を得るための試し書き領域

決情記録…試し書きの結果から決定された情報を記録する領域

固有……光ディスクに固有の情報

前パワ……パルス位置調整を実施する際の、ピークパワー、パイアスパワー、マージン定数、

アシンメトリを含む照射パワー情報

後パワ……データの記録を実施する際の、ピーケパワー、パイアスパワー、マージン定数を含む原射パワー情報

アシン……パルス位置調整における初期位置を決定する際のアシンメトリ情報

△・・・・・・オプション

【手続補正書】

【提出日】平成11年10月8日(1999.10.

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正內容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】同心円状あるいはスパイラル状に形成され

た複数のトラックと、

該トラックに記録するオリジナル信号のマーク部の長さ に応じて数が調整される複数の駆動パルスを用いて光ビ ームを該トラックの記録面に照射してマークおよび、マ ークとマークの間のスペースで情報を記録する情報記録 媒体において、

データを記録するデータ記録領域と、

特定記録装置に情報記録媒体が装着された場合、その特 定記録装置により該情報記録媒体にマークを記録するた

めに必要な駆動パルスの特定始端パルス位置Tuと特定 終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方を、該特 定記録装置の固有情報と共に記録するための特定情報記 録領域とを有していて、

上記特定情報記録領域には、さらに特定始端パルス位置 Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいずれかー 方値を決定するために用いられるアシンメトリの情報を 記録することを特徴とする情報記録媒体。

【請求項2】同心円状あるいはスパイラル状に形成された複数のトラックと、

該トラックに記録するオリジナル信号のマーク部の長さ に応じて数が調整される複数の駆動パルスを用いて光ビ ームを該トラックの記録面に照射してマークおよび、マ ークとマークの間のスペースで情報を記録する情報記録 媒体において、

データを記録するデータ記録領域と、

特定記録装置に情報記録媒体が装着された場合、その特定記録装置により該情報記録媒体にマークを記録するために必要な駆動パルスの特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方を、該特定記録装置の固有情報と共に記録するための特定情報記録領域とを有していて、

上記情報記録媒体は、さらに、該情報記録媒体にマークを記録するために必要な駆動パルスの一般始端パルス位置 Tuと一般終端パルス位置 Tdの少なくともいずれか一方を、予め記録しておく制御情報記録領域を有することを特徴とする情報記録媒体。

【請求項3】同心円状あるいはスパイラル状に形成された複数のトラックと、

該トラックに記録するオリジナル信号のマーク部の長さ に応じて数が調整される複数の駆動パルスを用いて光ビ ームを該トラックの記録面に照射してマークおよび、マ ークとマークの間のスペースで情報を記録する情報記録 媒体において、

データを記録するデータ記録領域と、

特定記録装置に情報記録媒体が装着された場合、その特定記録装置により該情報記録媒体にマークを記録するために必要な駆動パルスの特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方を、該特定記録装置の固有情報と共に記録するための特定情報記録領域とを有していて、

上記特定情報記録領域には、複数の異なった記録装置に対し、それぞれの特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方と、該特定記録装置の固有情報との対を記録することを特徴とする情報記録媒体。

【請求項4】同心円状あるいはスパイラル状に形成された複数のトラックと、

該トラックに記録するオリジナル信号のマーク部の長さ に応じて数が調整される複数の駆動パルスを用いて光ビ ームを該トラックの記録面に照射してマークおよび、マークとマークの間のスペースで情報を記録する情報記録 媒体であって、

データを記録するデータ記録領域と、 特定記録装置に情報記録媒体が装着された場合、その特定記録装置により該情報記録媒体にマークを記録するために必要な駆動パルスの特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方を、該特定記録装置の固有情報と共に記録するための特定情報記録領域と、 を有する情報記録媒体が装着可能な記録再生装置において

情報記録媒体の所定の領域から情報記録媒体の固有の情報を読み出す再生手段と、

読み出された固有の情報を保持するメモリを有すること を特徴とするの記録再生装置。

【請求項5】上記情報記録媒体の固有の情報は、該情報記録媒体の製造会社名,製品番号,製造場所、製造年月日の少なくともいずれか一つであることを特徴とする請求項4記載の記録再生装置。

【請求項6】上記メモリには、さらに特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方値を決定するために用いられる光ビームのパワーである前照射パワーの情報であって、ピークパワー、バイアスパワー、マージン定数、アシンメトリの内少なくとも一つの情報を記録することを特徴とする請求項4記載の記録再生装置。

【請求項7】上記メモリには、さらに上記前照射パワーを決定するために使用されるパターン信号を記録することを特徴とする請求項6記載の記録再生装置。

【請求項8】上記メモリには、さらにデータ領域の実データを記録するために用いられる光ビームのパワーである後照射パワーの情報であって、ピークパワー、バイアスパワー、マージン定数の内少なくとも一つの情報を記録することを特徴とする請求項4記載の記録再生装置。

【請求項9】上記メモリには、さらに上記後照射パワーを決定するために使用されるパターン信号を記録することを特徴とする請求項8記載の記録再生装置。

【請求項10】上記メモリには、さらに特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方値を決定するために用いられるアシンメトリの情報を記録することを特徴とする請求項3記載の記録再生装置。

【請求項11】上記メモリには、さらに、上記特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方を記録することを特徴とする請求項4記載の記録再生装置。

【請求項12】上記メモリには、装着された複数の異なった情報記録媒体に対し、それぞれの固有情報を記録することを特徴とする請求項4記載の記録再生装置。

【請求項13】同心円状あるいはスパイラル状に形成さ

れた複数のトラックと、

該トラックに記録するオリジナル信号のマーク部の長さ に応じて数が調整される複数の駆動パルスを用いて光ビ ームを該トラックの記録面に照射してマークおよび、マ ークとマークの間のスペースで情報を記録する情報記録 媒体であって、

データを記録するデータ記録領域と、 特定記録装置に情報記録媒体が装着された場合、その特定記録装置により該情報記録媒体にマークを記録するために必要な駆動パルスの特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方を、該特定記録装置の固有情報と共に記録するための特定情報記録領域と、 を有する情報記録媒体に記録する方法において、

該特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの 少なくともいずれか一方を決定し、

その後、該データ記録領域に、データを記録することを特徴とする記録方法。

【請求項14】上記特定始端パルス位置Tuは、パターン信号のマーク部およびその直前のスペース部の長さにより求められ、上記特定終端パルス位置Tdは、パターン信号のマーク部およびその直後のスペース部の長さにより求められることを特徴とする請求項13記載の記録方法。

【請求項15】上記特定始端パルス位置Tuは、記録すべきパターン信号のマーク部の先頭エッジである第1基準点R1と、該複数の駆動パルスのファーストパルスの始端エッジとの時間差TFで表される一方、上記特定終端パルス位置Tdは、記録すべきパターン信号のマーク部の終端エッジと所定の位置関係にある第2基準点R2と、該複数の駆動パルスのラストパルスの終端エッジとの時間差TLで表されることを特徴とする請求項13記載の記録方法。

【請求項16】上記パターン信号にはDSVを0にする ための調整信号が含まれていることを特徴とする請求項 14記載の方法。

【請求項17】上記特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方の決定は、情報記録媒体の特定情報記録領域を再生し、必要な情報を得て行うことを特徴とする請求項13記載の方法。

【請求項18】上記特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方の決定は、情報記録媒体が装着された特定記録再生装置のメモリ情報を読み出し、必要な情報を得て行うことを特徴とする請求項13記載の方法。

【請求項19】上記特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方の決定された情報は、該特定記録装置の固有情報と共に上記情報記録 媒体の上記特定情報記録領域に記録することを特徴とする請求項13記載の方法。

【請求項20】上記特定始端パルス位置Tuと特定終端

パルス位置Tdの少なくともいずれか一方の決定された 情報は、上記情報記録媒体の固有の情報と共に、上記特 定記録装置のメモリに記録することを特徴とする請求項 13記載の方法。

【請求項21】さらに特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方値を決定するために用いられる光ビームのパワーである前照射パワーの情報であって、ピークパワー、バイアスパワー、マージン定数、アシンメトリの内少なくとも一つの情報を、上記特定情報記録領域に記録することを特徴とする請求項13記載の方法。

【請求項22】さらに上記前照射パワーを決定するために使用されるパターン信号を上記特定情報記録領域に記録することを特徴とする請求項21記載の方法。

【請求項23】さらにデータ領域の実データを記録するために用いられる光ビームのパワーである後照射パワーの情報であって、ピークパワー、バイアスパワー、マージン定数の内少なくとも一つの情報を、上記特定情報記録領域に記録することを特徴とする請求項13記載の方法。

【請求項24】さらに上記後照射パワーを決定するために使用されるパターン信号を上記特定情報記録領域に記録することを特徴とする請求項23記載の方法。

【請求項25】さらに特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方値を決定するために用いられるアシンメトリの情報を、上記特定情報記録領域に記録することを特徴とする請求項13記載の情報記録媒体。

【請求項26】同心円状あるいはスパイラル状に形成された複数のトラックと、

該トラックに記録するオリジナル信号のマーク部の長さに応じて数が調整される複数の駆動パルスを用いて光ビームを該トラックの記録面に照射してマークおよび、マークとマークの間のスペースで情報を記録する情報記録 媒体であって、

データを記録するデータ記録領域と、 特定記録装置に 情報記録媒体が装着された場合、その特定記録装置によ り該情報記録媒体にマークを記録するために必要な駆動 パルスの特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置 Tdの少なくともいずれか一方を、該特定記録装置の固 有情報と共に記録するための特定情報記録領域と、 を 有する情報記録媒体に記録する方法において、

マークを記録するための光ビームの照射パワーを決定 し、

その後、該特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方を決定することを特徴とする記録方法。

【請求項27】上記光ビームの照射パワーの決定は、予め決められた所定のパターン信号を情報記録媒体に記録することにより決定されることを特徴とする請求項26

記載の記録方法。

【請求項28】上記所定のパターン信号には単一信号が 含まれていることを特徴とする請求項27記載の記録方 法。

【請求項29】上記所定のパターン信号にはDSVを0にするための調整信号が含まれていることを特徴とする. 請求項27記載の方法。

【請求項30】情報記録媒体に記録された所定のパターン信号は、再生され、記録用の所定のパターン信号と、再生された所定のパターン信号とを比較し、両パターン信号の差が所定値以下となるように照射パワーを決定することを特徴とする請求項27記載の記録方法。

【請求項31】上記予め決められた所定のパターン信号は、情報記録媒体に予め記録されていることを特徴とする請求項27記載の記録方法。

【請求項32】上記予め決められた所定のパターン信号は、記録装置に予め記録されていることを特徴とする請求項27記載の記録方法。

【請求項33】固有の情報記録媒体について決定された 照射パワーは、該固有の情報記録媒体に記録しておくこ とを特徴とする請求項27記載の記録方法。

【請求項34】固有の情報記録媒体について決定された 照射パワーは、該固有の情報記録媒体の情報と共に、記 録装置に記録しておくことを特徴とする請求項27記載 の記録方法。

【請求項35】さらに特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方値を決定するために用いられる光ビームのパワーである前照射パワーの情報であって、ピークパワー、バイアスパワー、マージン定数、アシンメトリの内少なくとも一つの情報を、上記特定情報記録領域に記録することを特徴とする請求項26記載の方法。

【請求項36】さらに上記前照射パワーを決定するために使用されるパターン信号を上記特定情報記録領域に記録することを特徴とする請求項35記載の方法。

【請求項37】さらにデータ領域の実データを記録するために用いられる光ビームのパワーである後照射パワーの情報であって、ピークパワー、バイアスパワー、マージン定数の内少なくとも一つの情報を、上記特定情報記録領域に記録することを特徴とする請求項26記載の方法。

【請求項38】さらに上記後照射パワーを決定するため に使用されるパターン信号を上記特定情報記録領域に記 録することを特徴とする請求項37記載の方法。

【請求項39】同心円状あるいはスパイラル状に形成された複数のトラックと、

該トラックに記録するオリジナル信号のマーク部の長さに応じて数が調整される複数の駆動パルスを用いて光ビームを該トラックの記録面に照射してマークおよび、マークとマークの間のスペースで情報を記録する情報記録

媒体であって、

データを記録するデータ記録領域と、 特定記録装置に情報記録媒体が装着された場合、その特定記録装置により該情報記録媒体にマークを記録するために必要な駆動パルスの特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方を、該特定記録装置の固有情報と共に記録するための特定情報記録領域と、 を有する情報記録媒体に記録する方法において、

該特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの 少なくともいずれか一方を決定し、

その後、マークを記録するための光ビームの照射パワー を決定することを特徴とする記録方法。

【請求項40】上記光ビームの照射パワーの決定は、予め決められた所定のパターン信号を情報記録媒体に記録することにより決定されることを特徴とする請求項39記載の記録方法。

【請求項41】上記予め決められた所定のパターン信号は、情報記録媒体に予め記録されていることを特徴とする請求項40記載の記録方法。

【請求項42】上記予め決められた所定のパターン信号は、記録装置に予め記録されていることを特徴とする請求項40記載の記録方法。

【請求項43】固有の情報記録媒体について決定された 照射パワーは、該固有の情報記録媒体に記録しておくこ とを特徴とする請求項40記載の記録方法。

【請求項44】固有の情報記録媒体について決定された 照射パワーは、該固有の情報記録媒体の情報と共に、記 録装置に記録しておくことを特徴とする請求項40記載 の記録方法。

【請求項45】さらに特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方値を決定するために用いられる光ビームのパワーである前照射パワーの情報であって、ピークパワー、バイアスパワー、マージン定数、アシンメトリの内少なくとも一つの情報を、上記特定情報記録領域に記録することを特徴とする請求項39記載の方法。

【請求項46】さらに上記前照射パワーを決定するために使用されるパターン信号を上記特定情報記録領域に記録することを特徴とする請求項45記載の方法。

【請求項47】さらにデータ領域の実データを記録するために用いられる光ビームのパワーである後照射パワーの情報であって、ピークパワー、バイアスパワー、マージン定数の内少なくとも一つの情報を、上記特定情報記録領域に記録することを特徴とする請求項39記載の方法。

【請求項48】さらに上記後照射パワーを決定するために使用されるパターン信号を上記特定情報記録領域に記録することを特徴とする請求項47記載の方法。

【請求項49】さらに特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方値を決定す

るために用いられるアシンメトリの情報を上記特定情報 記録領域に記録することを特徴とする請求項39記載の 情報記録媒体。

【請求項50】同心円 状あるいはスパイラル状に形成された複数のトラックと、

該トラックに記録するオリジナル信号のマーク部の長さに応じて数が調整される複数の駆動パルスを用いて光ビームを該トラックの記録面に照射してマークおよび、マークとマークの間のスペースで情報を記録する情報記録 媒体であって、

データを記録するデータ記録領域と、 特定記録装置に 情報記録媒体が装着された場合、その特定記録装置によ り該情報記録媒体にマークを記録するために必要な駆動 パルスの特定始端パルス位置 Tuと特定終端パルス位置 Tdの少なくともいずれか一方を、該特定記録装置の固 有情報と共に記録するための特定情報記録領域と、 を 有する情報記録媒体に記録する方法において、

記録された信号の周波数が異なっても、再生信号において同じレベルの群遅延が得られるように群遅延を補正 し、

その後、該特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方を決定することを特徴とする記録方法。

【請求項51】上記群遅延の補正は、所定長さのスペース部を有するテスト信号を情報記録媒体に記録することにより行うことを特徴とする請求項50記載の記録方法。

【請求項52】上記テスト信号は、情報記録媒体に予め 記録されているエンボス信号を用いることを特徴とする. 請求項51記載の記録方法。

【請求項53】上記テスト信号は、情報記録媒体の特定 領域に予め記録されていることを特徴とする請求項51 記載の記録方法。

【請求項54】上記テスト信号は、記録装置に予め記録されていることを特徴とする請求項51記載の記録方法。

【請求項55】上記群遅延の補正は、上記テスト信号を 再生した信号のジッタが最小になるように行うことを特 徴とする請求項51記載の記録方法。

【請求項56】さらに特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方値を決定するために用いられる光ビームのパワーである前照射パワーの情報であって、ピークパワー、バイアスパワー、マージン定数、アシンメトリの内少なくとも一つの情報を、上記特定情報記録領域に記録することを特徴とする請求項50記載の方法。

【請求項57】さらに上記前照射パワーを決定するために使用されるパターン信号を上記特定情報記録領域に記録することを特徴とする請求項56記載の方法。

【請求項58】さらにデータ領域の実データを記録するために用いられる光ビームのパワーである後照射パワーの情報であって、ピークパワー、バイアスパワー、マージン定数の内少なくとも一つの情報を、上記特定情報記録領域に記録することを特徴とする請求項50記載の方法。

【請求項59】さらに上記後照射パワーを決定するために使用されるパターン信号を上記特定情報記録領域に記録することを特徴とする請求項58記載の方法。

【請求項60】さらに特定始端パルス位置Tuと特定終端パルス位置Tdの少なくともいずれか一方値を決定するために用いられるアシンメトリの情報を上記特定情報記録領域に記録することを特徴とする請求項50記載の情報記録媒体。

フロントページの続き

(72) 発明者 中村 敦史

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

(72) 発明者 石田 隆

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 Fターム(参考) 5D029 WA20 WC03

5D090 AA01 CC01 CC05 CC14 CC18

DD03 DD05 EE01 FF30 FF31

GG02 GG27 GG29 HH01 JJ12

KK03

5D119 AA23 BA01 DA01 HA19 HA21 HA36